

# UCC21520、UCC21520A 4A、6A、5.7kV<sub>RMS</sub> 隔离式双通道栅极驱动器

## 1 特性

- 结温范围：-40°C 至 +150°C
- 开关参数：
  - 33ns 典型传播延迟
  - 20ns 最小脉冲宽度
  - 6ns 最大脉宽失真
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
- 浪涌抗扰度高达 10kV
- 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
- 3V 至 18V 输入 VCCI 范围，可与数字控制器和模拟控制器连接
- 高达 25V 的 VDD 输出驱动电源
  - 5V 和 8V VDD UVLO 选项
- 可编程的重叠和死区时间
- 可针对电源时序快速禁用
- 安全相关认证 (计划)：
  - 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 8000V<sub>PK</sub> 增强型隔离
  - 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kV<sub>RMS</sub> 隔离
  - 符合 GB4943.1-2022 标准的 CQC 认证

## 2 应用

- HEV 和 BEV 电池充电器
- 直流/直流和交流/直流电源中的隔离式转换器
- 服务器、电信、IT 和工业基础设施
- 电机驱动和直流/交流光伏逆变器
- LED 照明
- 感应加热
- 不间断电源 (UPS)

## 3 说明

UCC21520 是一款隔离式双通道栅极驱动器，具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。该驱动器可用于驱动高达 5MHz 的功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET。

输入侧通过一个 5.7kV<sub>RMS</sub> 增强型隔离栅与两个输出驱动器相隔离，其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。两个二次侧驱动器之间采用内部功能隔离，支持高达 1500V<sub>DC</sub> 的工作电压。

每个驱动器可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个死区时间 (DT) 可编程的半桥驱动器。禁用引脚在设为高电平时可同时关断两个输出，在保持开路或接地时允许器件正常运行。作为一种失效防护机制，初级侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。

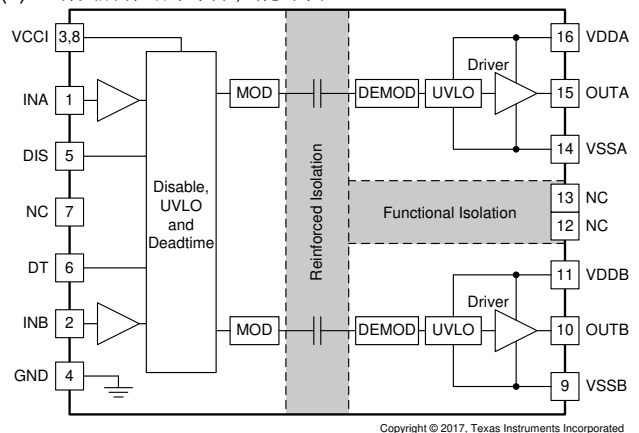
各个器件接受的 VDD 电源电压高达 25V。凭借 3V 至 18V 宽输入 VCCI 电压范围，该驱动器适用于连接模拟和数字控制器。所有电源电压引脚都具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。

凭借所有这些高级特性，UCC21520 能够实现高效率、高电源密度和稳健性。

### 器件信息

| 器件型号        | 封装 <sup>(1)</sup> | 封装尺寸 (标称值)       |
|-------------|-------------------|------------------|
| UCC21520DW  | DW (SOIC, 16)     | 10.30mm × 7.50mm |
| UCC21520ADW | DW (SOIC, 16)     | 10.30mm × 7.50mm |

(1) 有关所有可用封装，请参阅节 14。



功能方框图



## 内容

|                        |           |                             |           |
|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| <b>1 特性</b> .....      | <b>1</b>  | <b>7.6 CMTI 测试</b> .....    | <b>17</b> |
| <b>2 应用</b> .....      | <b>1</b>  | <b>8 详细说明</b> .....         | <b>18</b> |
| <b>3 说明</b> .....      | <b>1</b>  | 8.1 概述.....                 | 18        |
| <b>4 说明 (续)</b> .....  | <b>3</b>  | 8.2 功能方框图.....              | 18        |
| <b>5 引脚配置和功能</b> ..... | <b>4</b>  | 8.3 特性说明.....               | 19        |
| <b>6 规格</b> .....      | <b>5</b>  | 8.4 器件功能模式.....             | 23        |
| 6.1 绝对最大额定值.....       | 5         | <b>9 应用和实施</b> .....        | <b>26</b> |
| 6.2 ESD 等级.....        | 5         | 9.1 应用信息.....               | 26        |
| 6.3 建议运行条件.....        | 5         | 9.2 典型应用.....               | 26        |
| 6.4 热性能信息.....         | 5         | <b>10 电源相关建议</b> .....      | <b>38</b> |
| 6.5 功率等级.....          | 6         | <b>11 布局</b> .....          | <b>39</b> |
| 6.6 绝缘规格.....          | 7         | 11.1 布局指南.....              | 39        |
| 6.7 安全限值.....          | 8         | 11.2 布局示例.....              | 40        |
| 6.8 电气特性.....          | 8         | <b>12 器件和文档支持</b> .....     | <b>42</b> |
| 6.9 时序要求.....          | 9         | 12.1 第三方产品免责声明.....         | 42        |
| 6.10 开关特性.....         | 9         | 12.2 文档支持.....              | 42        |
| 6.11 绝缘特性曲线.....       | 10        | 12.3 认证.....                | 42        |
| 6.12 典型特性.....         | 11        | 12.4 接收文档更新通知.....          | 42        |
| <b>7 参数测量信息</b> .....  | <b>15</b> | 12.5 支持资源.....              | 42        |
| 7.1 传播延迟和脉宽失真度.....    | 15        | 12.6 商标.....                | 42        |
| 7.2 上升至下降时间.....       | 15        | 12.7 静电放电警告.....            | 42        |
| 7.3 输入和禁用响应时间.....     | 15        | 12.8 术语表.....               | 42        |
| 7.4 可编程死区时间.....       | 16        | <b>13 修订历史记录</b> .....      | <b>42</b> |
| 7.5 上电 UVLO 到输出延迟..... | 16        | <b>14 机械、封装和可订购信息</b> ..... | <b>44</b> |

## 4 说明 (续)

每个器件接受高达 25V 的 VDD 电源电压。凭借 3V 至 18V 的宽输入电压 VCCI 范围，该驱动器非常适合连接模拟和数字控制器。所有电源电压引脚都具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。

凭借所有这些高级特性，UCC21520 和 UCC21520A 可在各类电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。

5 引脚配置和功能

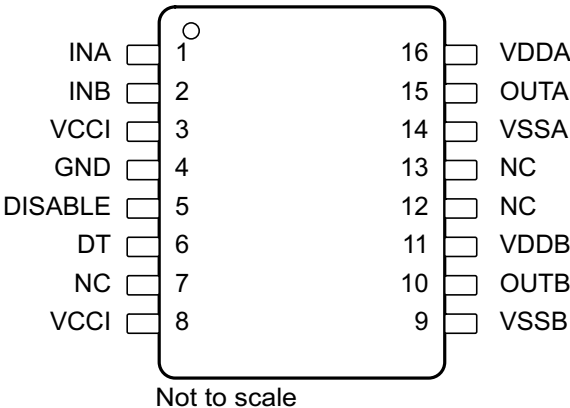


图 5-1. DW 封装 16 引脚 SOIC 顶视图

表 5-1. 引脚功能

| 引脚      |    | 类型 <sup>(1)</sup> | 说明                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称      | 编号 |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| DISABLE | 5  | I                 | 设置为高电平时可同时禁用两个驱动器输出，而设置为低电平或保持开路时可启用输出。该引脚在保持开路时在内部被拉至低电平。为了实现更好的抗噪性能，如果不使用该引脚，则建议将其接地。连接到远距离微控制器时，可靠近 DIS 引脚放置约 1nF 的低 ESR/ESL 电容器进行旁路。                                                                            |
| DT      | 6  | I                 | 可编程的死区时间功能。<br>将 DT 连接到 VCCI 允许输出重叠。在 DT 和 GND 之间放置一个 2kΩ 至 500kΩ 的电阻器 (R <sub>DT</sub> ) 可根据以下公式调整死区时间：DT (ns) = 10 × R <sub>DT</sub> (kΩ)。建议在 DT 引脚附近将一个 ≤1nF 的陶瓷电容器与 R <sub>DT</sub> 并联，以实现更好的抗噪性能。不建议将 DT 引脚悬空。 |
| GND     | 4  | P                 | 初级侧地基准。初级侧的所有信号都以该地为基准。                                                                                                                                                                                             |
| INA     | 1  | I                 | A 通道的输入信号。INA 输入具有兼容 TTL/CMOS 的输入阈值。该引脚在保持开路时在内部被拉至低电平。为了实现更好的抗噪性能，如果不使用该引脚，则建议将其接地。                                                                                                                                |
| INB     | 2  | I                 | B 通道的输入信号。INB 输入具有兼容 TTL/CMOS 的输入阈值。该引脚在保持开路时在内部被拉至低电平。为了实现更好的抗噪性能，如果不使用该引脚，则建议将其接地。                                                                                                                                |
| NC      | 7  | -                 | 无内部连接。                                                                                                                                                                                                              |
| NC      | 12 | -                 | 无内部连接。                                                                                                                                                                                                              |
| NC      | 13 | -                 | 无内部连接。                                                                                                                                                                                                              |
| OUTA    | 15 | O                 | 驱动器 A 的输出。连接到 A 通道 FET 或 IGBT 的栅极。                                                                                                                                                                                  |
| OUTB    | 10 | O                 | 驱动器 B 的输出。连接到 B 通道 FET 或 IGBT 的栅极。                                                                                                                                                                                  |
| VCCI    | 3  | P                 | 初级侧电源电压。使用尽可能靠近器件的低 ESR/ESL 电容器在本地进行去耦（连接至 GND）。                                                                                                                                                                    |
| VCCI    | 8  | P                 | 初级侧电源电压。此引脚在内部短接至引脚 3。                                                                                                                                                                                              |
| VDDA    | 16 | P                 | 驱动器 A 的次级侧电源。使用尽可能靠近器件的低 ESR/ESL 电容器在本地进行去耦（连接至 VSSA）。                                                                                                                                                              |
| VDDB    | 11 | P                 | 驱动器 B 的次级侧电源。使用尽可能靠近器件的低 ESR/ESL 电容器在本地进行去耦（连接至 VSSB）。                                                                                                                                                              |
| VSSA    | 14 | P                 | 次级侧驱动器 A 接地。次级侧 A 通道的接地参考。                                                                                                                                                                                          |
| VSSB    | 9  | P                 | 次级侧驱动器 B 接地。次级侧 B 通道的接地参考。                                                                                                                                                                                          |

(1) P = 电源，G = 地，I = 输入，O = 输出

## 6 规格

### 6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) <sup>(1)</sup>

|                                   |                                  | 最小值  | 最大值          | 单位 |
|-----------------------------------|----------------------------------|------|--------------|----|
| 输入偏置引脚电源电压                        | VCCI 至 GND                       | -0.3 | 20           | V  |
| 驱动器辅助电源                           | VDDA-VSSA、VDDB-VSSB              | -0.3 | 30           | V  |
| 输出信号电压                            | OUTA 至 VSSA、OUTB 至 VSSB          | -0.3 | VDDA/B + 0.3 | V  |
|                                   | OUTA 至 VSSA、OUTB 至 VSSB、200ns 瞬态 | -2   | VDDA/B + 0.3 | V  |
| 输入信号电压                            | INA、INB、DIS、DT 至 GND             | -0.3 | VCCI + 0.3   | V  |
|                                   | 50ns INA、INB 瞬态                  | -5   | VCCI + 0.3   | V  |
| 通道间电压                             | VSSA-VSSB、VSSB-VSSA              |      | 1500         | V  |
| 结温, T <sub>J</sub> <sup>(2)</sup> |                                  | -40  | 150          | °C |
| 贮存温度, T <sub>stg</sub>            |                                  | -65  | 150          | °C |

- (1) 超出绝对最大额定值下列出的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些仅为应力等级,并不意味着器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
- (2) 要保持 T<sub>J</sub> 的建议运行条件,请参阅 6.4 一节。

### 6.2 ESD 等级

|                    |      |                                                           | 值     | 单位 |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|----|
| V <sub>(ESD)</sub> | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 <sup>(1)</sup> | ±2000 | V  |
|                    |      | 充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 <sup>(2)</sup>      | ±1000 |    |

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

### 6.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

|                  |             |                      | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------------------|-------------|----------------------|-----|-----|----|
| V <sub>CCI</sub> | VCCI 输入电源电压 |                      | 3   | 18  | V  |
| VDDA、VDDB        | 驱动器输出辅助电源   | UCC21520A 5V UVLO 版本 | 6.5 | 25  | V  |
| VDDA、VDDB        | 驱动器输出辅助电源   | UCC21520 8V UVLO 版本  | 9.2 | 25  | V  |
| T <sub>J</sub>   | 结温          |                      | -40 | 150 | °C |

### 6.4 热性能信息

| 热指标 <sup>(1)</sup>    |                | UCC21520     | 单位   |
|-----------------------|----------------|--------------|------|
|                       |                | DW-16 (SOIC) |      |
| R <sub>θJA</sub>      | 结至环境热阻         | 69.8         | °C/W |
| R <sub>θJC(top)</sub> | 结至外壳 (顶部) 热阻   | 33.1         | °C/W |
| R <sub>θJB</sub>      | 结至电路板热阻        | 36.9         | °C/W |
| Ψ <sub>JT</sub>       | 结至顶部 (中心) 特征参数 | 22.2         | °C/W |
| Ψ <sub>JB</sub>       | 结至电路板特征参数      | 36           | °C/W |

- (1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅半导体和 IC 封装热指标应用报告。

6.5 功率等级

| 参数                     |                 | 测试条件                                                                                                                                     | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| $P_D$                  | 最大功耗 ( 两侧 )     | $V_{CCI} = 5V$ , $V_{DDA}/V_{ddb} = 20V$ , $I_{NA}/I_B = 3.3V$ , 460kHz 50% 占空比方波 , $C_L=2.2nF$ , $T_J=150^{\circ}C$ , $T_A=25^{\circ}C$ |     |     | 950 | mW |
| $P_{DI}$               | 最大功耗 ( 发送器侧 )   |                                                                                                                                          |     |     | 50  | mW |
| $P_{DA}$ 、<br>$P_{DB}$ | 最大功耗 ( 每个驱动器侧 ) |                                                                                                                                          |     |     | 450 | mW |

## 6.6 绝缘规格

| 参数                                               |                            | 测试条件                                                                                                                                                                                 | 规格                | 单位               |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 一般信息                                             |                            |                                                                                                                                                                                      |                   |                  |
| CLR                                              | 外部间隙 <sup>(1)</sup>        | 端子间的最短空间距离                                                                                                                                                                           | >8                | mm               |
| CPG                                              | 外部爬电距离 <sup>(1)</sup>      | 端子间的最短封装表面距离                                                                                                                                                                         | >8                | mm               |
| DTI                                              | 绝缘穿透距离                     | 最小内部间隙                                                                                                                                                                               | >17               | μm               |
| CTI                                              | 相对漏电起痕指数                   | DIN EN 60112 (VDE 0303-11) ; IEC 60112                                                                                                                                               | > 600             | V                |
|                                                  | 材料组                        | 符合 IEC 60664-1                                                                                                                                                                       | I                 |                  |
|                                                  | 过压类别 ( 符合 IEC 60664-1 )    | 额定市电电压 ≤ 600V <sub>RMS</sub>                                                                                                                                                         | I-IV              |                  |
|                                                  |                            | 额定市电电压 ≤ 1000V <sub>RMS</sub>                                                                                                                                                        | I-III             |                  |
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) <sup>(2)</sup> |                            |                                                                                                                                                                                      |                   |                  |
| V <sub>IORM</sub>                                | 最大重复峰值隔离电压                 | 交流电压 ( 双极 )                                                                                                                                                                          | 2121              | V <sub>PK</sub>  |
| V <sub>IOWM</sub>                                | 最大隔离工作电压                   | 交流电压 ( 正弦波 ) ; 时间依赖型电介质击穿 (TDDb) 测试                                                                                                                                                  | 1500              | V <sub>RMS</sub> |
|                                                  |                            | 直流电压                                                                                                                                                                                 | 2121              | V <sub>DC</sub>  |
| V <sub>IMP</sub>                                 | 最大脉冲电压                     | 在空气中进行测试, 符合 IEC 62368-1 的 1.2/50μs 波形                                                                                                                                               | 7692              | V <sub>PK</sub>  |
| V <sub>IOTM</sub>                                | 最大瞬态隔离电压                   | V <sub>TEST</sub> = V <sub>IOTM</sub> , t = 60s ( 鉴定测试 ) ;<br>V <sub>TEST</sub> = 1.2 × V <sub>IOTM</sub> , t = 1s ( 100% 生产测试 )                                                     | 8000              | V <sub>PK</sub>  |
| V <sub>IOSM</sub>                                | 最大浪涌隔离电压 <sup>(3)</sup>    | V <sub>IOSM</sub> ≥ 1.3 x V <sub>IMP</sub> ; 在油中测试 ( 鉴定测试 ) , 1.2/50μs 波形, 符合 IEC 62368-1                                                                                            | 10000             | V <sub>PK</sub>  |
| q <sub>pd</sub>                                  | 视在电荷 <sup>(4)</sup>        | 方法 a : I/O 安全测试子组 2/3 后, V <sub>ini</sub> = V <sub>IOTM</sub> , t <sub>ini</sub> = 60s ; V <sub>pd(m)</sub> = 1.2 × V <sub>IORM</sub> , t <sub>m</sub> = 10s                         | ≤5                | pC               |
|                                                  |                            | 方法 a : 环境测试子组 1 后, V <sub>ini</sub> = V <sub>IOTM</sub> , t <sub>ini</sub> = 60s ; V <sub>pd(m)</sub> = 1.6 × V <sub>IORM</sub> , t <sub>m</sub> = 10s                               | ≤5                |                  |
|                                                  |                            | 方法 b1 : 常规测试 ( 100% 生产测试 ) 和预处理 ( 类型测试 ) , V <sub>ini</sub> = 1.2 × V <sub>IOTM</sub> , t <sub>ini</sub> = 1s ; V <sub>pd(m)</sub> = 1.875 × V <sub>IORM</sub> , t <sub>m</sub> = 1s | ≤5                |                  |
| C <sub>IO</sub>                                  | 势垒电容, 输入至输出 <sup>(5)</sup> | V <sub>IO</sub> = 0.4 × sin (2 π ft) , f = 1MHz                                                                                                                                      | 约 1.2             | pF               |
| R <sub>IO</sub>                                  | 隔离电阻, 输入至输出 <sup>(5)</sup> | V <sub>IO</sub> = 500V , T <sub>A</sub> = 25°C                                                                                                                                       | >10 <sup>12</sup> | Ω                |
|                                                  |                            | V <sub>IO</sub> = 500V , 100°C ≤ T <sub>A</sub> ≤ 125°C                                                                                                                              | >10 <sup>11</sup> |                  |
|                                                  |                            | V <sub>IO</sub> = 500V , T <sub>S</sub> = 150°C                                                                                                                                      | >10 <sup>9</sup>  |                  |
|                                                  | 污染等级                       |                                                                                                                                                                                      | 2                 |                  |
|                                                  | 气候类别                       |                                                                                                                                                                                      | 40/125/21         |                  |
| UL 1577                                          |                            |                                                                                                                                                                                      |                   |                  |
| V <sub>ISO</sub>                                 | 可承受的隔离电压                   | V <sub>TEST</sub> = V <sub>ISO</sub> = 5700V <sub>RMS</sub> , t = 60s ( 鉴定测试 ) ; V <sub>TEST</sub> = 1.2 × V <sub>ISO</sub> = 6840V <sub>RMS</sub> , t = 1s ( 100% 生产测试 )            | 5700              | V <sub>RMS</sub> |

- (1) 爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙, 从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下, 印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上插入坡口或肋或同时应用这两项技术可帮助提高这些规格。
- (2) 此耦合器仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全等级。
- (3) 在空气或油中执行测试, 以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
- (4) 视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
- (5) 将隔离层每一侧的所有引脚都连在一起, 构成一个双引脚器件。

## 6.7 安全限值

| 参数    | 测试条件                  | 侧                                                                                                                                                                                                                                                                | 最小值         | 典型值 | 最大值  | 单位                 |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|--------------------|
| $I_S$ | 安全输出电源电流              | $R_{\theta JA} = 69.8^{\circ}\text{C/W}$ , $V_{DDA/B} = 15\text{V}$ , $T_J = 150^{\circ}\text{C}$ , $T_A = 25^{\circ}\text{C}$<br>$R_{\theta JA} = 69.8^{\circ}\text{C/W}$ , $V_{DDA/B} = 25\text{V}$ , $T_J = 150^{\circ}\text{C}$ , $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ | 驱动器 A、驱动器 B |     | 58   | mA                 |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |     | 34   |                    |
| $P_S$ | 安全电源                  | 输入                                                                                                                                                                                                                                                               |             |     | 50   | mW                 |
|       |                       | 驱动器 A                                                                                                                                                                                                                                                            |             |     | 870  |                    |
|       |                       | 驱动器 B                                                                                                                                                                                                                                                            |             |     | 870  |                    |
|       |                       | 总计                                                                                                                                                                                                                                                               |             |     | 1790 |                    |
| $T_S$ | 最高安全温度 <sup>(1)</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |     | 150  | $^{\circ}\text{C}$ |

- (1) 最高安全温度  $T_S$  与器件指定的最大结温  $T_J$  的值相同。 $I_S$  和  $P_S$  参数分别表示安全电流和安全功率。请勿超出  $I_S$  和  $P_S$  的最大限值。这些限值随环境温度  $T_A$  的变化而变化。“热性能信息”表中的结至空气热阻  $R_{qJA}$  所属器件安装在引线式表面贴装封装对应的高 K 测试板上。可以使用这些公式计算每个参数的值： $T_J = T_A + R_{qJA} \times P$ ，其中  $P$  为器件中耗散的功率。 $T_{J(max)} = T_S = T_A + R_{qJA} \times P_S$ ，其中  $T_{J(max)}$  为允许的最大结温。 $P_S = I_S \times V_I$ ，其中  $V_I$  为最大输入电源电压。

## 6.8 电气特性

除非另有说明，否则  $V_{VCCI} = 3.3\text{V}$  或  $5\text{V}$ ，从  $V_{CCI}$  至  $\text{GND}$  的  $0.1\mu\text{F}$  电容器， $V_{VDDA} = V_{VDDB} = 15\text{V}$ ，从  $V_{DDA}$  和  $V_{DDB}$  至  $V_{SSA}$  和  $V_{SSB}$  的  $1\mu\text{F}$  电容器， $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $+150^{\circ}\text{C}$ 。

| 参数                                              | 测试条件                       | 最小值                                                     | 典型值  | 最大值 | 单位     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|--------|
| <b>电源电流</b>                                     |                            |                                                         |      |     |        |
| $I_{VCCI}$                                      | $V_{CCI}$ 静态电流             | $V_{INA} = 0\text{V}$ , $V_{INB} = 0\text{V}$           | 1.4  | 2.0 | mA     |
| $I_{VDDA}$ 、 $I_{VDDB}$                         | $V_{DDA}$ 和 $V_{DDB}$ 静态电流 | $V_{INA} = 0\text{V}$ , $V_{INB} = 0\text{V}$           | 1.0  | 2.5 | mA     |
| $I_{VCCI}$                                      | $V_{CCI}$ 工作电流             | ( $f = 500\text{kHz}$ ) 每通道电流                           | 3    | 3.5 | mA     |
| $I_{VDDA}$ 、 $I_{VDDB}$                         | $V_{DDA}$ 和 $V_{DDB}$ 工作电流 | ( $f = 500\text{kHz}$ ) 每通道电流, $C_{OUT} = 100\text{pF}$ | 2.5  | 4.2 | mA     |
| <b>VCC 电源电压欠压阈值</b>                             |                            |                                                         |      |     |        |
| $V_{VCCI\_ON}$                                  | UVLO 上升阈值                  |                                                         | 2.55 | 2.7 | 2.85 V |
| $V_{VCCI\_OFF}$                                 | UVLO 下降阈值                  |                                                         | 2.35 | 2.5 | 2.65 V |
| $V_{VCCI\_HYS}$                                 | UVLO 阈值迟滞                  |                                                         | 0.2  |     | V      |
| <b>VDD 电源电压欠压阈值</b>                             |                            |                                                         |      |     |        |
| $V_{VDDA\_ON}$ 、 $V_{VDDB\_ON}$                 | UVLO 上升阈值                  | 5V UVLO                                                 | 5.7  | 6.0 | 6.3 V  |
| $V_{VDDA\_OFF}$ 、 $V_{VDDB\_OFF}$               | UVLO 下降阈值                  | 5V UVLO                                                 | 5.4  | 5.7 | 6.0 V  |
| $V_{VDDA\_HYS}$ 、 $V_{VDDB\_HYS}$               | UVLO 阈值迟滞                  | 5V UVLO                                                 | 0.3  |     | V      |
| $V_{VDDA\_ON}$ 、 $V_{VDDB\_ON}$                 | UVLO 上升阈值                  | 8V UVLO                                                 | 7.7  | 8.5 | 8.9 V  |
| $V_{VDDA\_OFF}$ 、 $V_{VDDB\_OFF}$               | UVLO 下降阈值                  | 8V UVLO                                                 | 7.2  | 7.9 | 8.4 V  |
| $V_{VDDA\_HYS}$ 、 $V_{VDDB\_HYS}$               | UVLO 阈值迟滞                  | 8V UVLO                                                 | 0.6  |     | V      |
| <b>INA、INB 和 ENABLE</b>                         |                            |                                                         |      |     |        |
| $V_{INAH}$ 、 $V_{INBH}$ 、 $V_{ENH}$             | 输入高电平阈值电压                  |                                                         | 1.2  | 1.8 | 2 V    |
| $V_{INAL}$ 、 $V_{INBL}$ 、 $V_{ENL}$             | 输入低电平阈值电压                  |                                                         | 0.8  | 1   | 1.2 V  |
| $V_{INA\_HYS}$ 、 $V_{INB\_HYS}$ 、 $V_{EN\_HYS}$ | 输入阈值迟滞                     |                                                         | 0.8  |     | V      |
| $V_{INA}$ 、 $V_{INB}$                           | 负瞬态，参考 GND，100ns 脉冲        | 未经量产测试，仅进行了基准测试                                         | -5   |     | V      |
| <b>输出</b>                                       |                            |                                                         |      |     |        |

## 6.8 电气特性 (续)

除非另有说明, 否则  $V_{VCCI} = 3.3V$  或  $5V$ , 从  $V_{VCCI}$  至  $GND$  的  $0.1\mu F$  电容器,  $V_{VDDA} = V_{VDDB} = 15V$ , 从  $V_{VDDA}$  和  $V_{VDDB}$  至  $V_{SSA}$  和  $V_{SSB}$  的  $1\mu F$  电容器,  $T_A = -40^\circ C$  至  $+150^\circ C$ 。

| 参数                    | 测试条件                                                                                                                              | 最小值 | 典型值   | 最大值 | 单位       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|----------|
| $I_{OA+}$ 、 $I_{OB+}$ | 峰值输出拉电流<br>$C_{VDD} = 10\mu F$ , $C_{LOAD} = 0.18\mu F$ , $f = 1kHz$ , 台架测量                                                       |     | 4     |     | A        |
| $I_{OA-}$ 、 $I_{OB-}$ | 峰值输出灌电流<br>$C_{VDD} = 10\mu F$ , $C_{LOAD} = 0.18\mu F$ , $f = 1kHz$ , 台架测量                                                       |     | 6     |     | A        |
| $R_{OHA}$ 、 $R_{OHB}$ | 高电平状态时的输出电阻<br>$I_{OUT} = -10mA$ , $T_A = 25^\circ C$ , $R_{OHA}$ 、 $R_{OHB}$ 并不表示驱动上拉性能。详细信息, 请参阅节 6.10 和节 8.3.4 中的 $t_{RISE}$ 。 |     | 5     |     | $\Omega$ |
| $R_{OLA}$ 、 $R_{OLB}$ | 低电平状态时的输出电阻<br>$I_{OUT} = 10mA$ ; $T_A = 25^\circ C$                                                                              |     | 0.55  |     | $\Omega$ |
| $V_{OHA}$ 、 $V_{OHB}$ | 高电平状态时的输出电压<br>$V_{VDDA}$ 、 $V_{VDDB} = 15V$ , $I_{OUT} = -10mA$ , $T_A = 25^\circ C$                                             |     | 14.95 |     | V        |
| $V_{OLA}$ 、 $V_{OLB}$ | 低电平状态时的输出电压<br>$V_{VDDA}$ 、 $V_{VDDB} = 15V$ , $I_{OUT} = 10mA$ , $T_A = 25^\circ C$                                              |     | 5.5   |     | mV       |

## 6.9 时序要求

| 死区时间和重叠编程 |                            | 最小值             | 标称值             | 最大值             | 单位 |
|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| DT        | DT 引脚连接至 $V_{VCCI}$        | 由 INA、INB 确定的重叠 | 由 INA、INB 确定的重叠 | 由 INA、INB 确定的重叠 | ns |
| DT        | 死区时间, $R_{DT} = 10k\Omega$ | 80              | 100             | 120             | ns |
| DT        | 死区时间, $R_{DT} = 20k\Omega$ | 160             | 200             | 240             | ns |
| DT        | 死区时间, $R_{DT} = 50k\Omega$ | 400             | 500             | 600             | ns |

## 6.10 开关特性

$V_{VCCI} = 3.3V$  或  $5V$ , 从  $V_{VCCI}$  到  $GND$  的  $0.1\mu F$  电容器,  $V_{VDDA} = V_{VDDB} = 12V$ , 从  $V_{VDDA}$  和  $V_{VDDB}$  到  $V_{SSA}$  和  $V_{SSB}$  的  $1\mu F$  电容器, 负载电容  $C_{OUT} = 0pF$ ,  $T_A = -40^\circ C$  至  $+150^\circ C$ 。(除非另有说明, 否则在建议运行条件下)

| 参数                 | 测试条件                                                                                                                                 | 最小值                                                                            | 典型值 | 最大值 | 单位      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|
| $t_{RISE}$         | 输出上升时间, 20% 至 80% 测量点<br>$C_{OUT} = 1.8nF$                                                                                           |                                                                                | 6   | 16  | ns      |
| $t_{FALL}$         | 输出下降时间, 90% 至 10% 测量点<br>$C_{OUT} = 1.8nF$                                                                                           |                                                                                | 7   | 12  | ns      |
| $t_{PWmin}$        | 最小脉宽<br>低于最小值时输出关闭, $C_{OUT} = 0pF$                                                                                                  |                                                                                |     | 20  | ns      |
| $t_{PDHL}$         | 从 $INx$ 至 $OUTx$ 下降沿的传播延迟                                                                                                            | 26                                                                             | 33  | 45  | ns      |
| $t_{PDLH}$         | 从 $INx$ 至 $OUTx$ 上升沿的传播延迟                                                                                                            | 26                                                                             | 33  | 45  | ns      |
| $t_{PWD}$          | 脉宽失真 $ t_{PDLH} - t_{PDHL} $                                                                                                         |                                                                                |     | 6   | ns      |
| $t_{DM}$           | 双通道驱动器的传播延迟匹配<br>输入脉宽 = 100ns, 500kHz, $T_J = -40^\circ C$ 至 $-10^\circ C$<br>$ t_{PDLHA} - t_{PDLHB} $ , $ t_{PDHLA} - t_{PDHLB} $  |                                                                                |     | 6.5 | ns      |
| $t_{DM}$           | 双通道驱动器的传播延迟匹配<br>输入脉宽 = 100ns, 500kHz, $T_J = -10^\circ C$ 至 $+150^\circ C$<br>$ t_{PDLHA} - t_{PDLHB} $ , $ t_{PDHLA} - t_{PDHLB} $ |                                                                                |     | 5   | ns      |
| $t_{VCCI+ to OUT}$ | $V_{VCCI}$ 上电延迟时间: $UVLO$ 上升至 $OUTA$ 、 $OUTB$                                                                                        | INA 或 INB 连接到 $V_{VCCI}$                                                       |     | 50  | $\mu s$ |
| $t_{VDD+ to OUT}$  | $V_{VDDA}$ 、 $V_{VDDB}$ 上电延迟时间: $UVLO$ 上升至 $OUTA$ 、 $OUTB$                                                                           | INA 或 INB 连接到 $V_{VCCI}$                                                       |     | 10  | $\mu s$ |
| $ CM_H $           | 高电平共模瞬态抗扰度 (请参阅节 7.6)                                                                                                                | $GND$ 与 $V_{SSA/B}$ 的压摆率, INA 和 INB 都连接至 $GND$ 或 $V_{VCCI}$ ; $V_{CM} = 1500V$ | 125 |     | V/ns    |
| $ CM_L $           | 低电平共模瞬态抗扰度 (请参阅节 7.6)                                                                                                                | $GND$ 与 $V_{SSA/B}$ 的压摆率, INA 和 INB 都连接至 $GND$ 或 $V_{VCCI}$ ; $V_{CM} = 1500V$ | 125 |     | V/ns    |

## 6.11 绝缘特性曲线

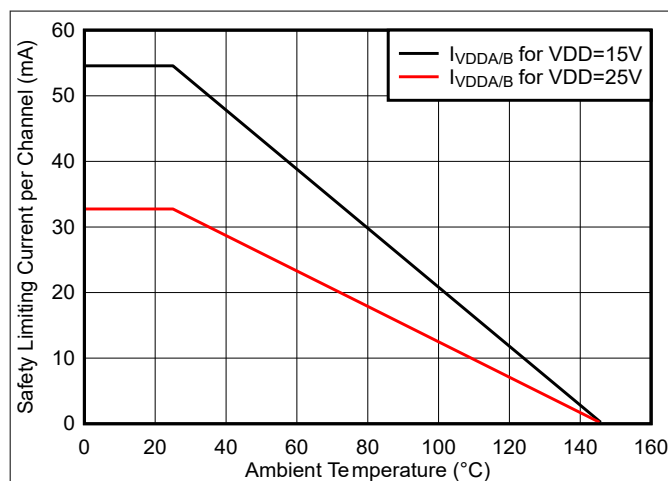
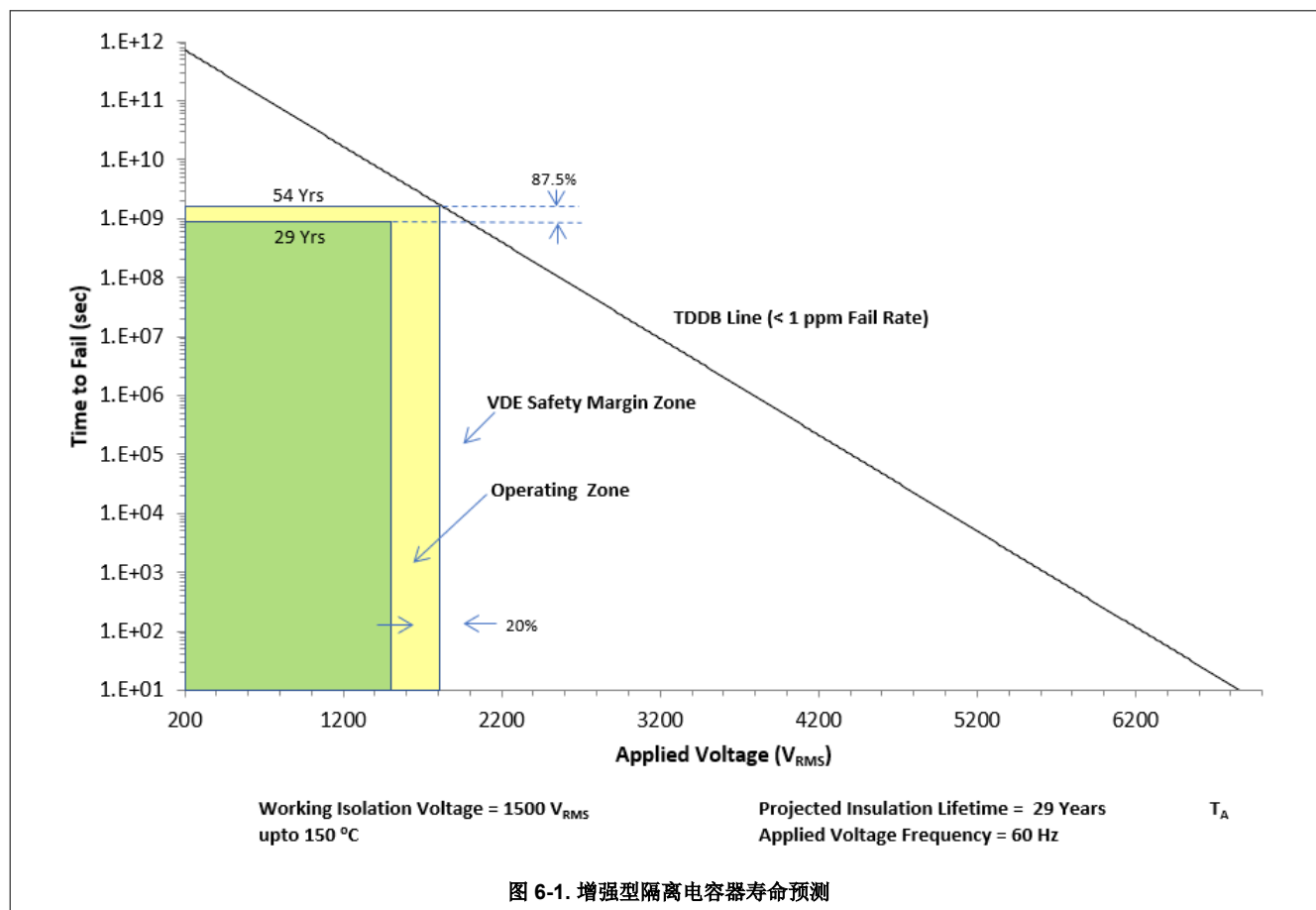


图 6-2. 安全相关限制电流的热降额曲线 (两个通道同时运行时每个通道的电流)

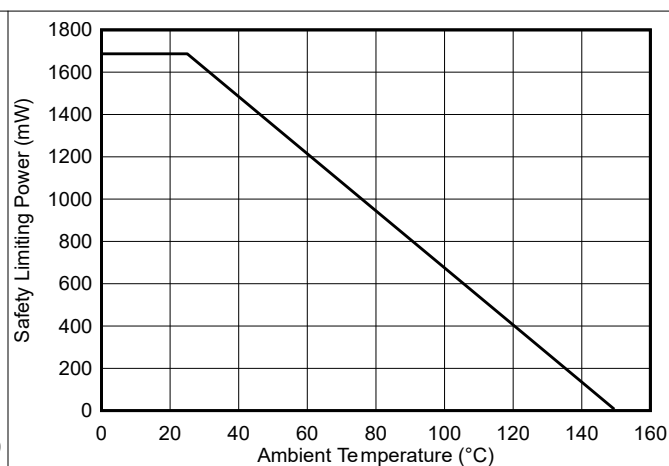


图 6-3. 安全相关限制功率的热降额曲线

## 6.12 典型特性

$V_{DDA} = V_{ddb} = 15V$ ,  $V_{CCI} = 3.3V$ ,  $T_A = 25^\circ C$ , 无负载 (除非另有说明)。

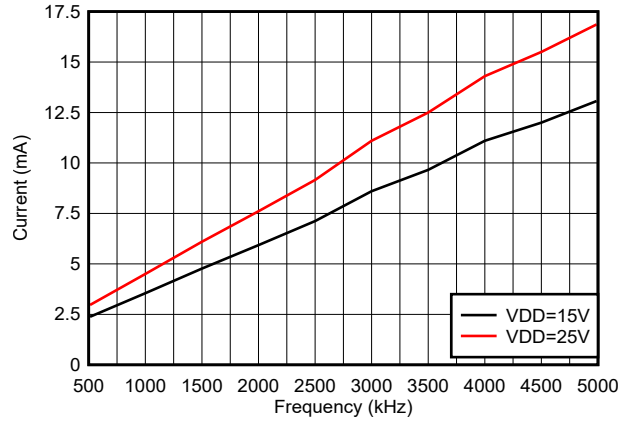


图 6-4. 每通道电流消耗与频率之间的关系 (无负载,  $V_{DD} = 15V$  或  $25V$ )

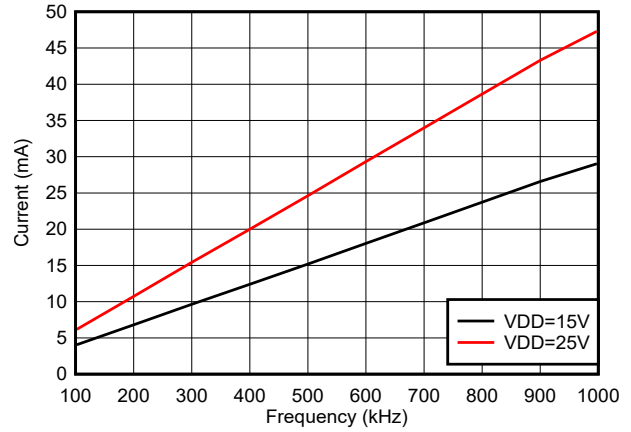


图 6-5. 每通道电流消耗 ( $I_{VDDA/B}$ ) 与频率之间的关系 (1nF 负载,  $V_{DD} = 15V$  或  $25V$ )

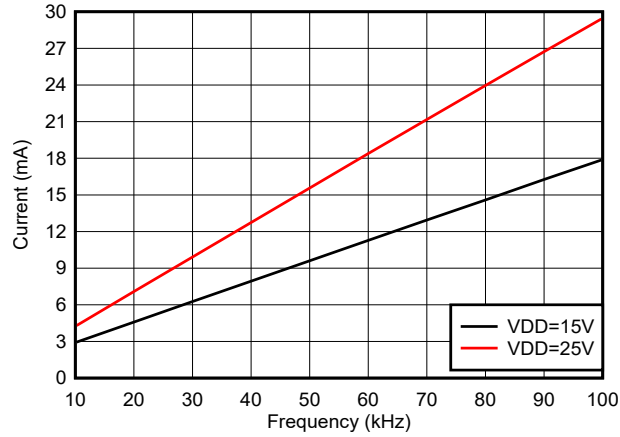


图 6-6. 每通道电流消耗 ( $I_{VDDA/B}$ ) 与频率之间的关系 (10nF 负载,  $V_{DD} = 15V$  或  $25V$ )

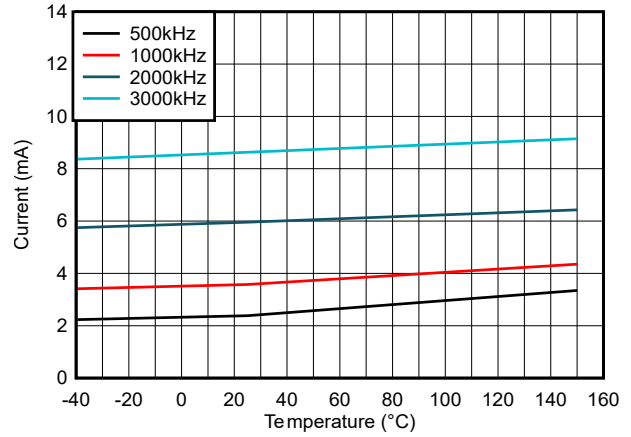


图 6-7. 每通道 ( $I_{VDDA/B}$ ) 电源电流与温度间的关系 (无负载, 不同的开关频率)

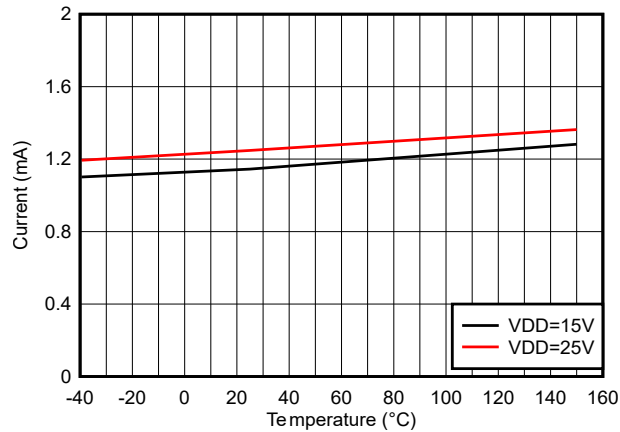


图 6-8. 每通道 ( $I_{VDDA/B}$ ) 静态电源电流与温度之间的关系 (无负载, 低电平输入, 无开关)

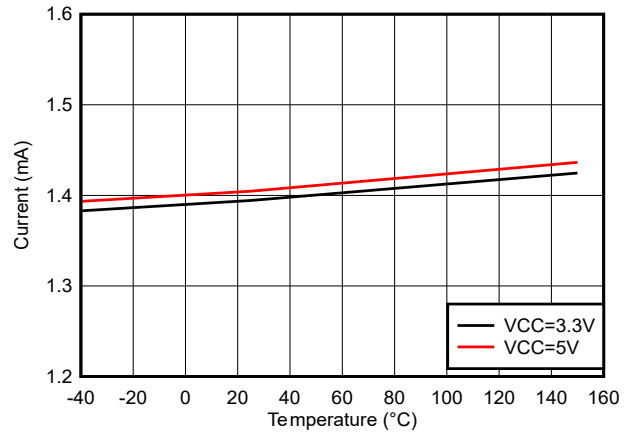


图 6-9.  $I_{VCCI}$  静态电源电流与温度之间的关系 (无负载, 低电平输入, 无开关)

## 6.12 典型特性 (续)

VDDA = VDD = 15V, VCCI = 3.3V,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , 无负载 (除非另有说明)。

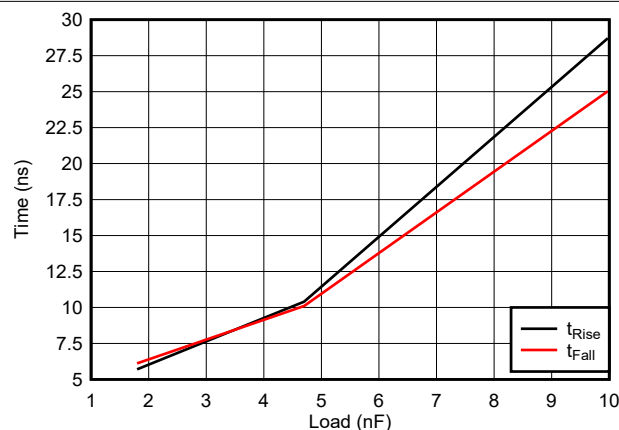


图 6-10. 上升和下降时间与负载间的关系 (VDD = 15V)

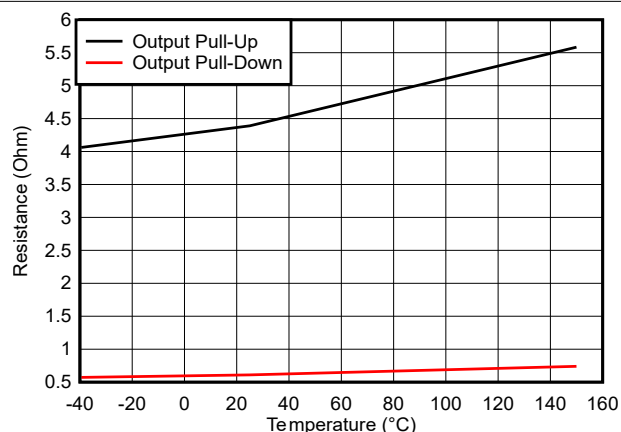


图 6-11. 输出电阻与温度之间的关系

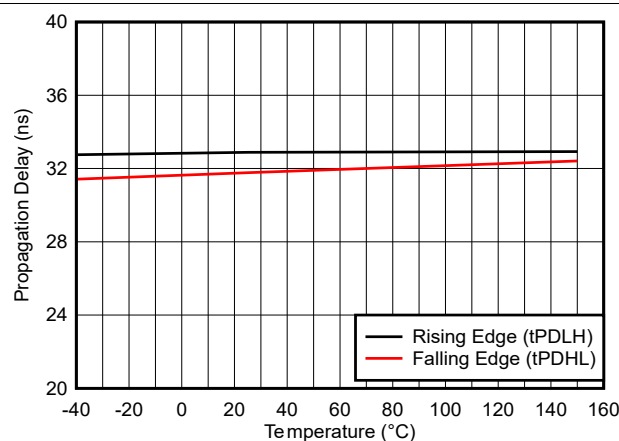


图 6-12. 传播延迟与温度之间的关系

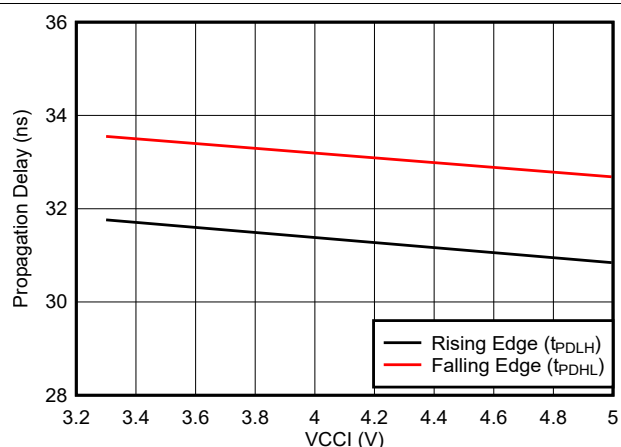


图 6-13. 传播延迟与 VCCI 之间的关系

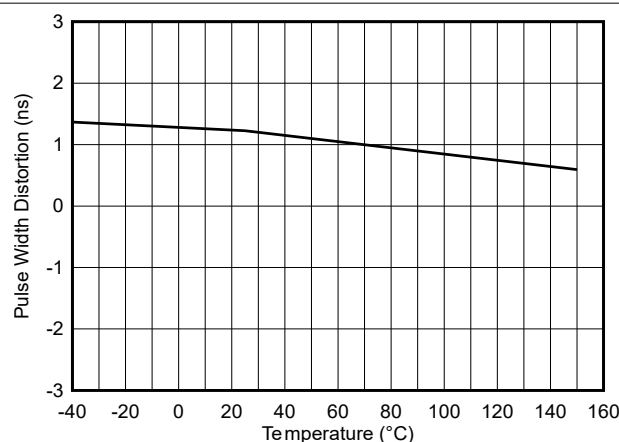


图 6-14. 脉宽失真度与温度之间的关系

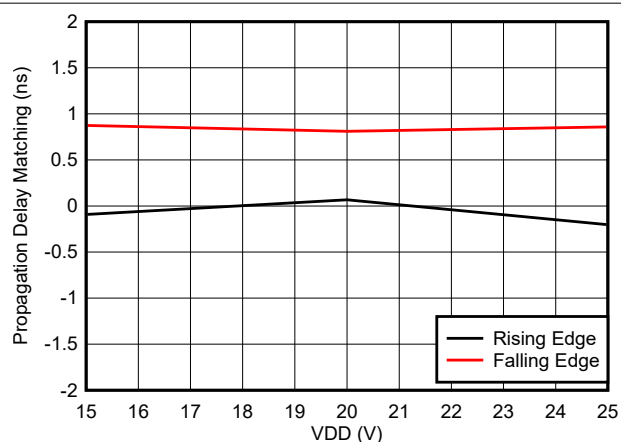


图 6-15. 传播延迟匹配 ( $t_{\text{DM}}$ ) 与 VDD 之间的关系

## 6.12 典型特性 (续)

VDDA = VDDDB = 15V, VCCI = 3.3V, T<sub>A</sub> = 25°C, 无负载 (除非另有说明)。

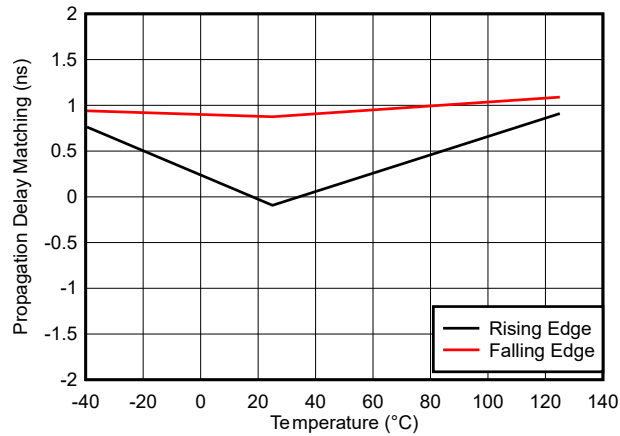


图 6-16. 传播延迟匹配 (t<sub>DM</sub>) 与温度之间的关系

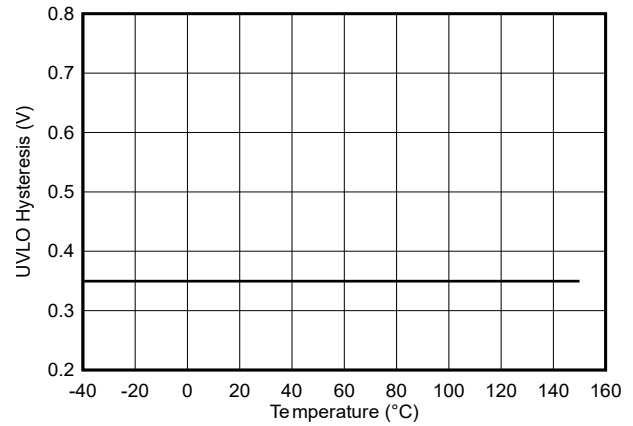


图 6-17. VDD 5V UVLO 迟滞与温度之间的关系

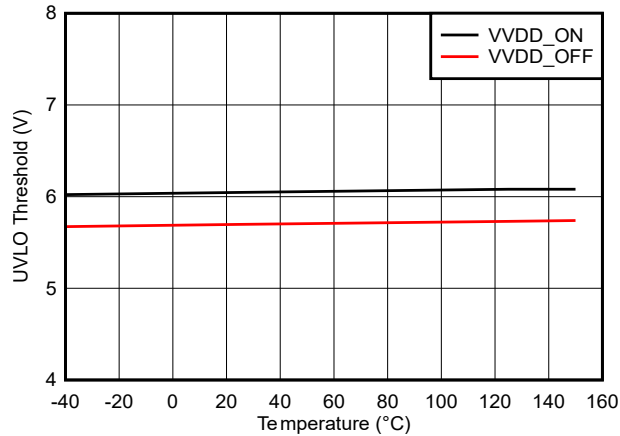


图 6-18. VDD 5V UVLO 阈值与温度之间的关系

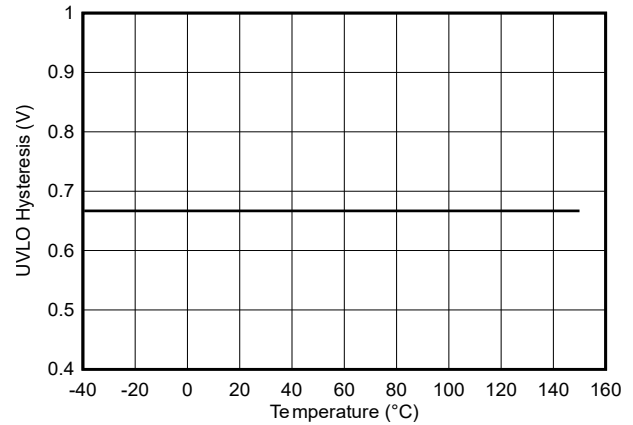


图 6-19. VDD 8V UVLO 迟滞与温度之间的关系

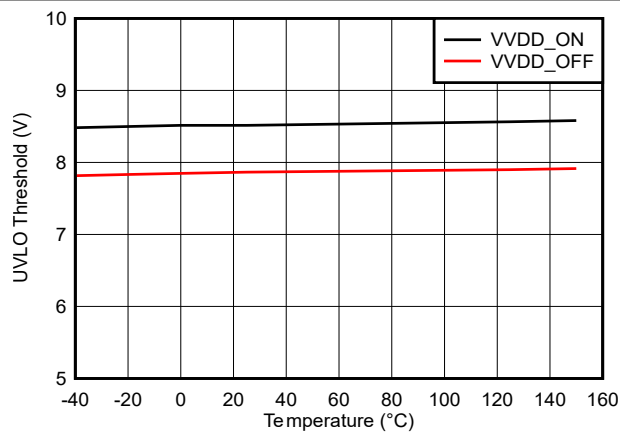


图 6-20. VDD 8V UVLO 阈值与温度之间的关系

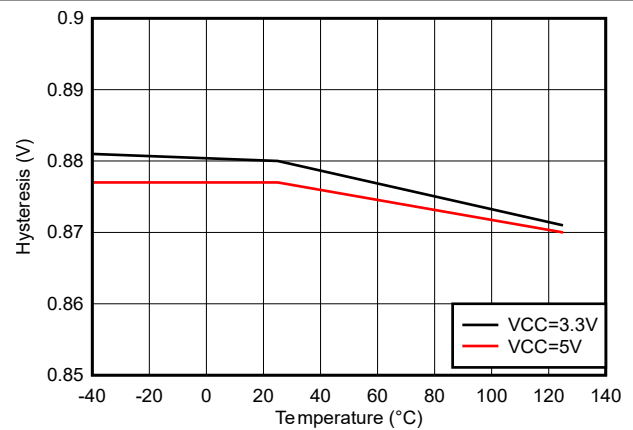


图 6-21. IN/DIS 迟滞与温度之间的关系

## 6.12 典型特性 (续)

VDDA = VDDDB = 15V, VCCI = 3.3V,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , 无负载 (除非另有说明)。

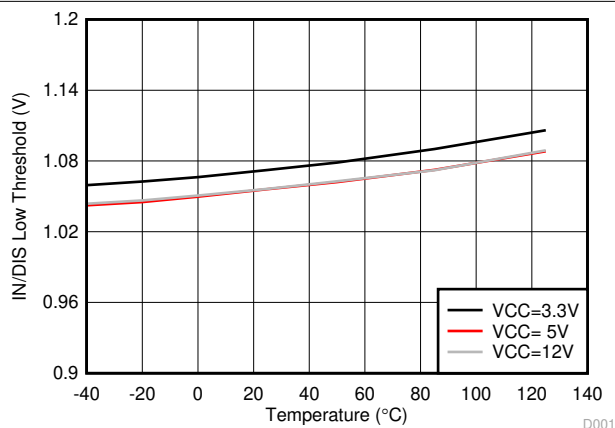


图 6-22. IN/DIS 低阈值

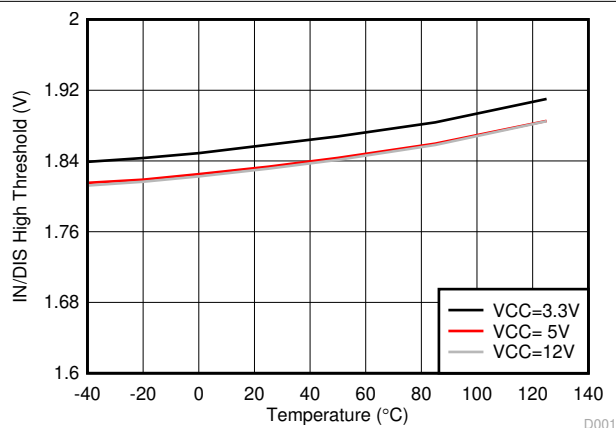


图 6-23. IN/DIS 高阈值

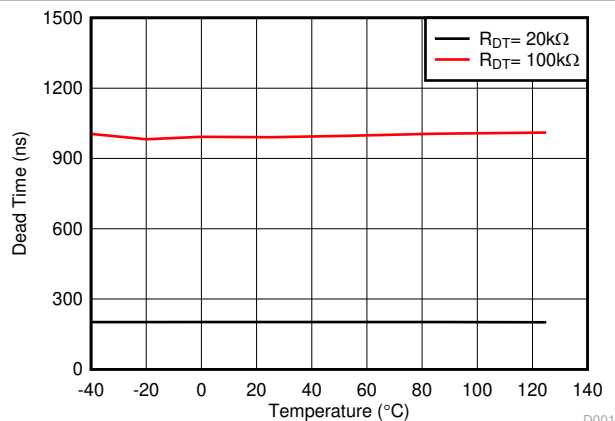


图 6-24. 死区时间与温度之间的关系 ( $R_{DT} = 20\text{k}\Omega$  和  $100\text{k}\Omega$ )

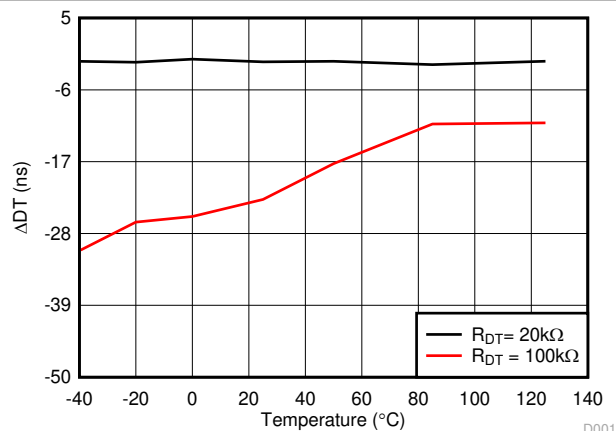


图 6-25. 死区时间匹配与温度之间的关系 ( $R_{DT} = 20\text{k}\Omega$  和  $100\text{k}\Omega$ )

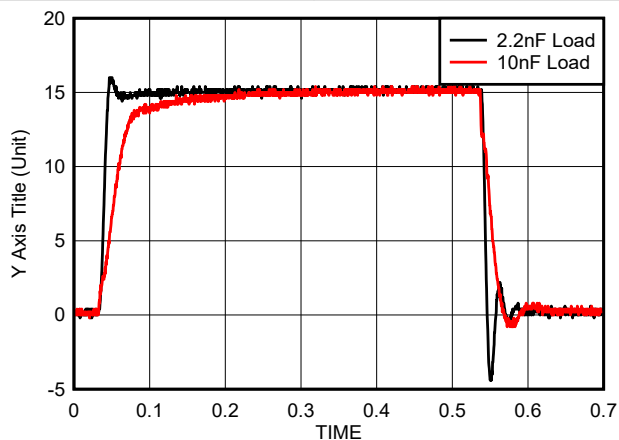


图 6-26. 典型输出波形

## 7 参数测量信息

### 7.1 传播延迟和脉宽失真度

图 7-1 显示了如何从通道 A 和 B 的传播延迟中计算脉宽失真度 ( $t_{PWD}$ ) 和延迟匹配 ( $t_{DM}$ )。要测量延迟匹配，两个输入必须同相，并且将 DT 引脚短接至 VCC 来禁用死区时间。

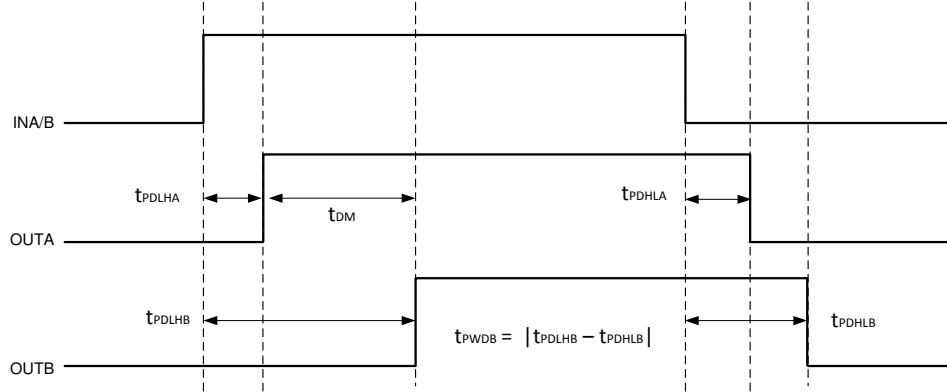


图 7-1. 重叠输入，禁用死区时间

### 7.2 上升至下降时间

图 7-2 显示了测量上升时间 ( $t_{RISE}$ ) 和下降时间 ( $t_{FALL}$ ) 的标准。有关如何实现较短上升时间和下降时间的更多信息，请参阅节 8.3.4。

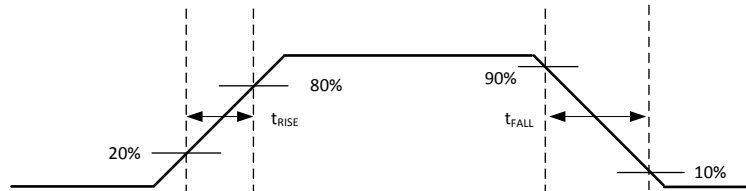


图 7-2. 上升时间和下降时间标准

### 7.3 输入和禁用响应时间

图 7-3 展示了禁用功能的响应时间。建议在将 DIS 引脚连接到远距离微控制器时，在靠近 DIS 引脚处放置约 1nF 的低 ESR/ESL 电容器进行旁路。有关更多信息，请参阅节 8.4.1。

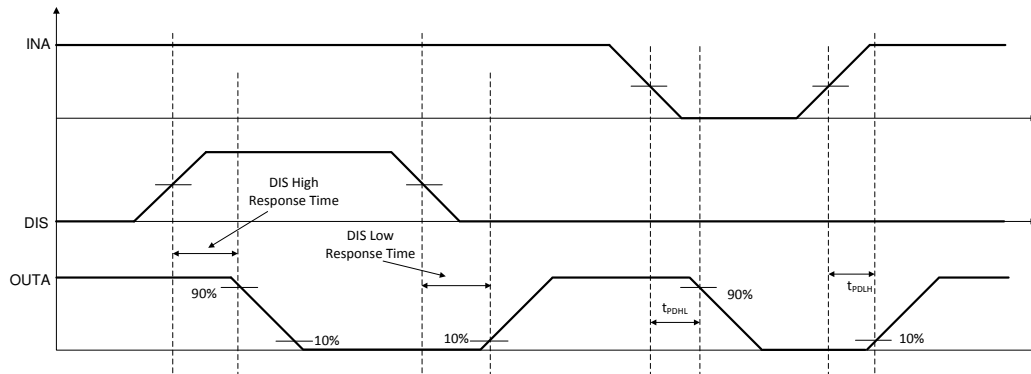


图 7-3. 禁用引脚时序

## 7.4 可编程死区时间

保持 DT 引脚开路或通过适当的电阻 ( $R_{DT}$ ) 将其连接至 GND 可设置死区时间间隔。有关死区时间的更多详细信息，请参阅节 8.4.2。

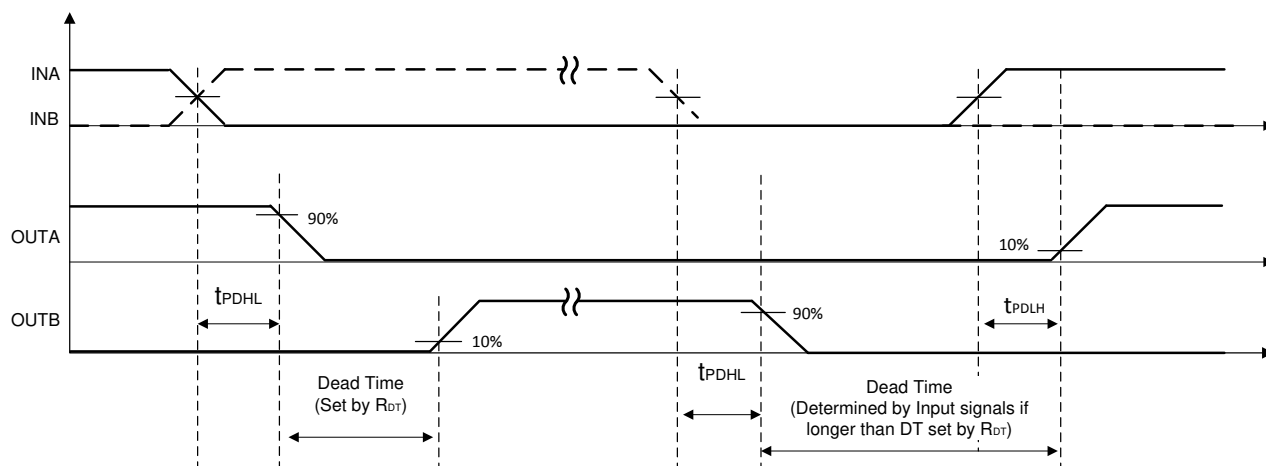


图 7-4. 死区时间开关参数

## 7.5 上电 UVLO 到输出延迟

在驱动器为提供适当的输出状态做好准备之前，UVLO 上升沿到输出之间存在上电延迟。对于 VCCI UVLO，此延迟定义为  $t_{VCCI+ \text{ to OUT}}$ （通常为  $40\mu\text{s}$ ），对于 VDD UVLO，此延迟定义为  $t_{VDD+ \text{ to OUT}}$ （最大  $10\mu\text{s}$ ）。建议在驱动器的 VCCI 和 VDD 辅助电源准备就绪后，在启动 PWM 信号之前考虑适当的裕度。图 7-5 和图 7-6 展示了 VCCI 和 VDD 的加电 UVLO 延迟时序图。

如果 INA 或 INB 在 VCCI 或 VDD 超过其各自的导通阈值之前处于活动状态，则在 VCCI 或 VDD 超过其 UVLO 上升阈值后  $t_{VCCI+ \text{ to OUT}}$  或  $t_{VDD+ \text{ to OUT}}$  之前，输出不会更新。但是，当 VCCI 或 VDD 收到的电压低于其各自的关断阈值时，在输出保持低电平之前，延迟小于  $2\mu\text{s}$ ，具体取决于电源引脚上的电压压摆率。这种不对称延迟旨在确保器件能够在 VCCI 或 VDD 断电期间安全运行。

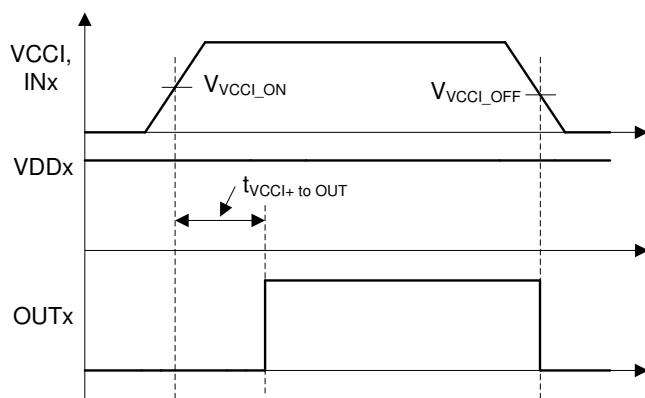


图 7-5. VCCI 上电 UVLO 延迟

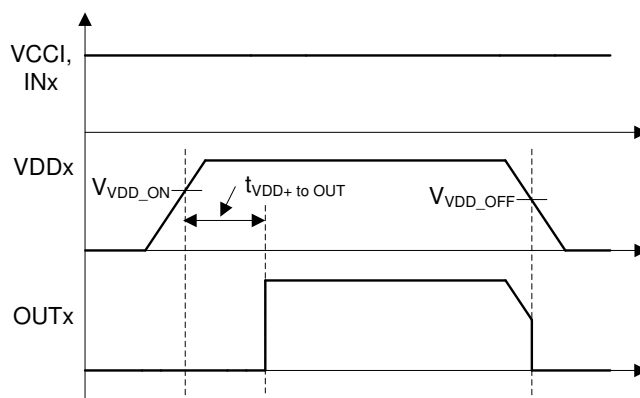
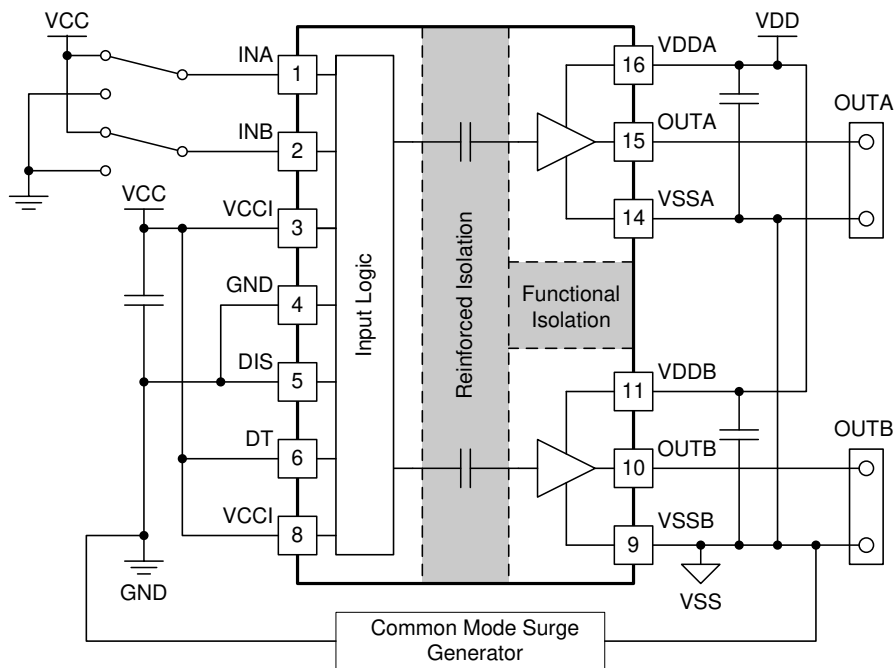


图 7-6. VDDA/B 上电 UVLO 延迟

## 7.6 CMTI 测试

图 7-7 是 CMTI 测试配置的简单示意图。



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

图 7-7. 简化的 CMTI 测试设置

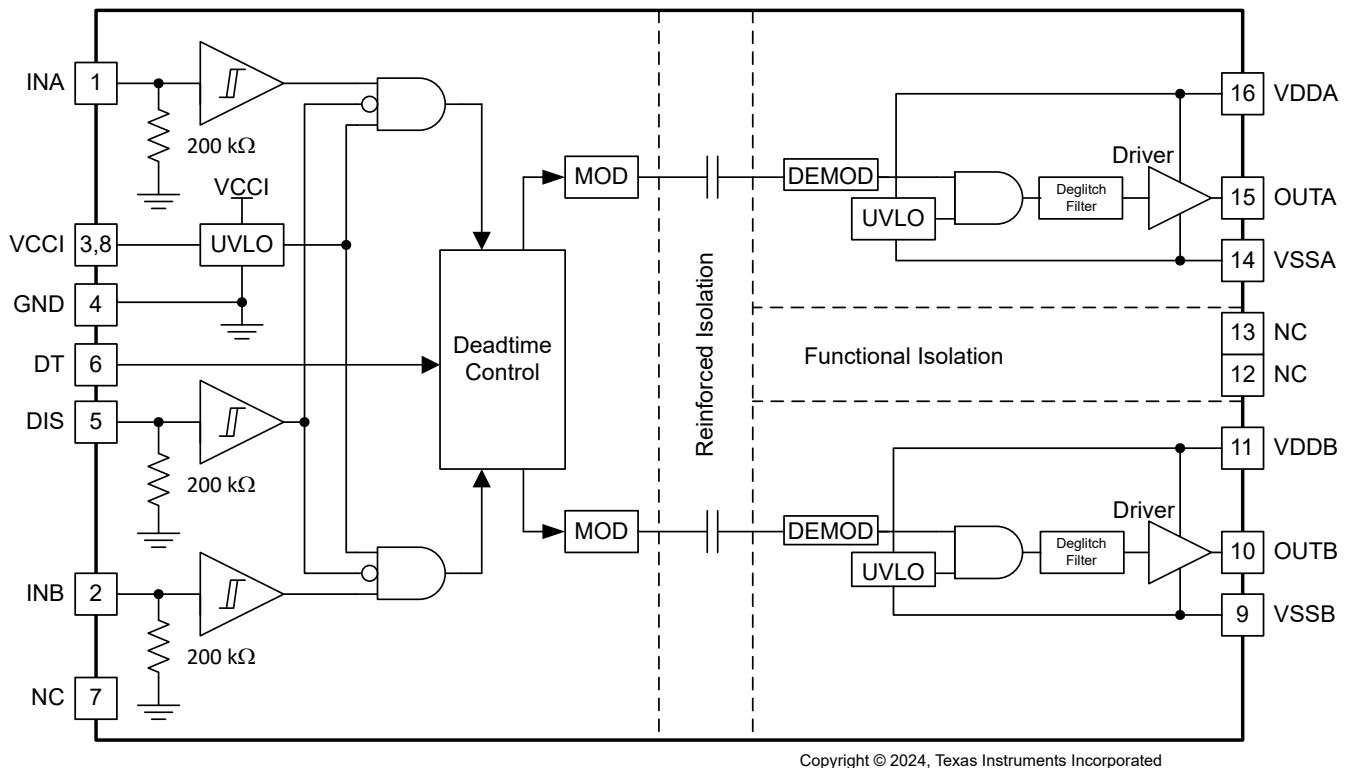
## 8 详细说明

### 8.1 概述

为了快速开关功率晶体管并减少开关功率损耗，通常会在控制器件的输出端和功率晶体管的栅极之间放置大电流栅极驱动器。在一些情况下，控制器无法提供足够的电流来驱动功率晶体管的栅极。在使用数字控制器的情况下尤其如此，因为来自数字控制器的输入信号通常是 3.3V 逻辑信号，只能提供几毫安的电流。

UCC21520 和 UCC21520A 是灵活的双通道栅极驱动器，经过配置可支持各种不同的电源和电机驱动拓扑，以及用于驱动包括 SiC MOSFET 在内的多种类型的晶体管。UCC21520 和 UCC21520A 具有很多特性，能够与控制电路良好集成并能够保护所驱动的栅极，这些特性包括：可通过电阻器编程的死区时间 (DT) 控制、DISABLE 引脚，以及输入和输出电压的欠压锁定 (UVLO)。当输入端保持开路时，或者输入脉宽不够时，UCC21520 和 UCC21520A 也会将其输出保持为低电平。驱动器输入端与 CMOS 和 TTL 兼容，可连接数字和模拟电源控制器等。每条通道均由其各自的输入引脚 (INA 和 INB) 控制，因此允许完全独立地控制每个输出。

### 8.2 功能方框图



## 8.3 特性说明

### 8.3.1 VDD、VCCI 和欠压锁定 (UVLO)

UCC21520 和 UCC21520A 在两路输出 VDD 和 VSS 引脚之间的电源电路块具有内部欠压锁定 (UVLO) 保护功能。当 VDD 偏置电压在器件启动后低于  $V_{VDD\_ON}$  或在启动后低于  $V_{VDD\_OFF}$  时，无论输入引脚 (INA 和 INB) 的状态如何，VDD UVLO 功能都会使受影响的输出保持为低电平。

当驱动器的输出级处于未偏置或 UVLO 状态时，驱动器输出通过限制驱动器输出上电压上升的有源钳位电路保持低电平 (如图 8-1 所示)。在这种情况下，上部 PMOS 被  $R_{HI\_Z}$  阻断，而下部 NMOS 栅极通过  $R_{CLAMP}$  连接到驱动器输出端。在该配置下，输出被有效地钳位至下部 NMOS 器件的阈值电压，当没有辅助电源时，该阈值电压通常约为 1.5V。

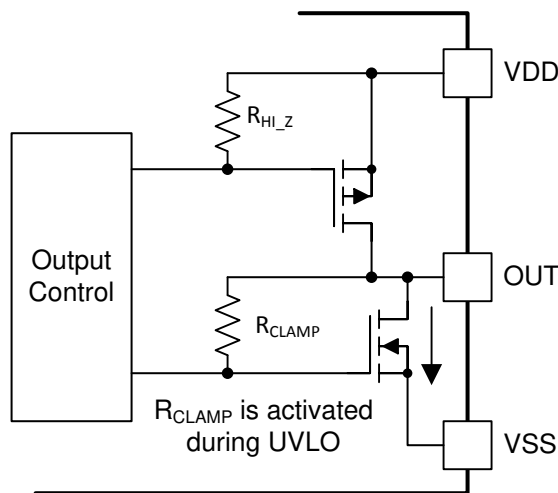


图 8-1. 有源下拉功能的简化表示

VDD UVLO 保护还具有迟滞功能 ( $V_{VDD\_HYS}$ )。当电源存在接地噪声时，该迟滞可防止抖动。得益于此，该器件还可以接受偏置电压小幅下降，这种情况在器件开始切换和工作电流消耗突然增加时必然会发生的。

UCC21520 和 UCC21520A 的输入侧也具有内部欠压锁定 (UVLO) 保护特性。除非电压 VCCI 在启动时超过  $V_{VCCI\_ON}$ ，否则器件不会进入工作模式。当该引脚接收到低于  $V_{VCCI\_OFF}$  的电压，信号将停止传输。另外，与用于 VDD 的 UVLO 相似，这里存在迟滞 ( $V_{VCCI\_HYS}$ ) 以确保稳定运行。

如果是 VDD，UCC21520 可承受的绝对上限是 30V；如果是 VCCI，可承受的绝对上限是 20V。

**表 8-1. UCC21520 和 UCC21520A VCCI UVLO 功能逻辑**

| 条件                                  | 输入  |     | 输出   |      |
|-------------------------------------|-----|-----|------|------|
|                                     | INA | INB | OUTA | OUTB |
| 器件启动期间 $V_{CCI-GND} < V_{VCCI\_ON}$ | H   | L   | L    | L    |
| 器件启动期间 $V_{CCI-GND} < V_{VCCI\_ON}$ | L   | H   | L    | L    |
| 器件启动期间 $V_{CCI-GND} < V_{VCCI\_ON}$ | H   | H   | L    | L    |
| 器件启动期间 $V_{CCI-GND} < V_{VCCI\_ON}$ | L   | L   | L    | L    |
| 器件启动后 $V_{CCI-GND} < V_{VCCI\_OFF}$ | H   | L   | L    | L    |
| 器件启动后 $V_{CCI-GND} < V_{VCCI\_OFF}$ | L   | H   | L    | L    |
| 器件启动后 $V_{CCI-GND} < V_{VCCI\_OFF}$ | H   | H   | L    | L    |
| 器件启动后 $V_{CCI-GND} < V_{VCCI\_OFF}$ | L   | L   | L    | L    |

**表 8-2. UCC21520 和 UCC21520A VDD UVLO 功能逻辑**

| 条件                                | 输入  |     | 输出   |      |
|-----------------------------------|-----|-----|------|------|
|                                   | INA | INB | OUTA | OUTB |
| 器件启动期间 $V_{DD-VSS} < V_{VDD\_ON}$ | H   | L   | L    | L    |
| 器件启动期间 $V_{DD-VSS} < V_{VDD\_ON}$ | L   | H   | L    | L    |
| 器件启动期间 $V_{DD-VSS} < V_{VDD\_ON}$ | H   | H   | L    | L    |
| 器件启动期间 $V_{DD-VSS} < V_{VDD\_ON}$ | L   | L   | L    | L    |
| 器件启动后 $V_{DD-VSS} < V_{VDD\_OFF}$ | H   | L   | L    | L    |
| 器件启动后 $V_{DD-VSS} < V_{VDD\_OFF}$ | L   | H   | L    | L    |
| 器件启动后 $V_{DD-VSS} < V_{VDD\_OFF}$ | H   | H   | L    | L    |
| 器件启动后 $V_{DD-VSS} < V_{VDD\_OFF}$ | L   | L   | L    | L    |

### 8.3.2 输入和输出逻辑表

**表 8-3. 输入/输出逻辑表 <sup>(1)</sup>**

假设 VCCI、VDDA、VDDDB 均已上电。有关各个 UVLO 工作模式的更多信息，请参阅节 8.3.1。

| 输入   |      | DISABLE | 输出   |      | 注释                                    |
|------|------|---------|------|------|---------------------------------------|
| INA  | INB  |         | OUTA | OUTB |                                       |
| L    | L    | L       | L    | L    | 如果使用死区时间功能，则死区时间结束后会发生输出切换。请参阅节 8.4.2 |
| L    | H    | L       | L    | H    |                                       |
| H    | L    | L       | H    | L    |                                       |
| H    | H    | L       | L    | L    | DT 保持开路或使用 R <sub>DT</sub> 进行编程       |
| H    | H    | L       | H    | H    | DT 引脚会被上拉至 VCCI                       |
| 保留开路 | 保留开路 | L       | L    | L    | -                                     |
| X    | X    | H 或保持开路 | L    | L    | -                                     |

(1) “X”表示 L、H 或保留开路。

### 8.3.3 输入级

UCC21520 和 UCC21520A 的输入引脚 (INA、INB 和 DIS) 基于兼容 TTL 和 CMOS 的输入阈值逻辑，该逻辑与 VDD 电源完全隔离。UCC21520 和 UCC21520A 具有典型值为 1.8V 的高电平阈值 (V<sub>INAH</sub>) 和典型值为 1V 的低电平阈值，并且随温度变化很小 (请参阅图 6-22 和图 6-23)，因此可以使用逻辑电平控制信号 (例如来自 3.3V 微控制器) 轻松地驱动输入引脚。由于具有 0.8V 的宽迟滞 (V<sub>INA\_HYS</sub>)，器件具有出色的抗噪性能并且运行稳定。如果任何输入保持开路，内部下拉电阻器会强制将对应引脚置于低电平。此类电阻器通常为 200k $\Omega$  (请参阅节 8.2)。但是，如果不使用输入，仍建议将其接地。

由于 UCC21520 和 UCC21520A 的输入侧与输出驱动器隔离，因此输入信号振幅可以大于或小于 VDD，前提是其不超过建议的限值。这样，在与控制信号源集成时，灵活性更高，并允许用户为所选择的栅极选择最有效的 VDD。也就是说，施加于 INA 或 INB 的任何信号的振幅绝不能超过 VCCI 的电压。

### 8.3.4 输出级

UCC21520 和 UCC21520A 的输出级采用上拉结构，在电源开关导通转换的米勒平台区域期间，能够在需要时提供峰值拉电流（此时电源开关漏极或集电极电压经历  $dV/dt$ ）。输出级上拉结构具备一个 P 沟道 MOSFET 与一个额外的上拉 N 沟道 MOSFET（并联）。N 沟道 MOSFET 的功能是短暂增加峰值拉电流，从而实现快速导通。这是通过在输出状态从低电平变为高电平时，在短时间内短暂导通 N 沟道 MOSFET 来实现的。该 N 沟道 MOSFET 的导通电阻 ( $R_{NMOS}$ ) 在激活时约为  $1.47\ \Omega$ 。

$R_{OH}$  参数是直流测量值，仅代表 P 沟道器件的导通电阻。这是因为上拉 N 沟道器件在直流条件下保持在关断状态，并且仅在输出状态从低电平变为高电平时短暂导通。因此，在该短暂导通阶段，UCC21520 和 UCC21520A 上拉级的有效电阻远低于  $R_{OH}$  参数所表示的有效电阻。因此， $R_{OH}$  的值掩盖了 UCC21520 和 UCC21520A 导通时间的快速特性。

UCC21520 和 UCC21520A 中的下拉结构仅由 N 沟道 MOSFET 组成。 $R_{OL}$  参数也是一项直流测量值，其表示器件中下拉状态下的阻抗。UCC21520 和 UCC21520A 的两个输出都能提供 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流脉冲。输出电压在 VDD 和 VSS 之间摆动提供轨到轨运行，这归功于提供极低压降的 MOS 输出级。

为了确保栅极驱动器稳健可靠地运行，请特别注意最小脉冲宽度。电气特性表中显示的最小脉冲宽度描述了在空载驱动器中传递到输出的最小输入脉冲。这是由驱动器 IC 中存在的抗尖峰脉冲滤波器决定的。需要比最大规格更长的输入开启或关闭脉冲宽度，才能保证输出状态改变并避免潜在的击穿。对于施加了负载的驱动器，必须采取额外的预防措施以确保系统稳健运行。在栅极开关期间，如果输出状态在驱动器完成每次转换之前发生变化，则会发生非零电流开关事件。与布局寄生效应相结合，非零电流开关可能会导致内部电源轨过冲和栅极驱动器的 EOS 损坏。因此，需要最小输出宽度来确保系统可靠运行。该最小输出脉冲宽度取决于多个因素：栅极电容、VDD 电源电压、栅极电阻和 PCB 布局寄生效应。稳健运行的最小脉冲宽度可能大于电气特性表中显示的最小脉冲宽度。应进行系统级研究，以确定每个系统所需的最小输出脉冲宽度。

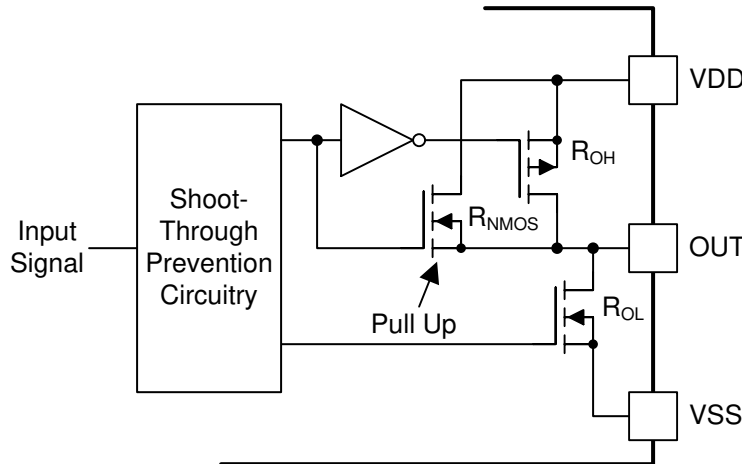


图 8-2. 输出级

### 8.3.5 UCC21520 和 UCC21520A 中的二极管结构

图 8-3 显示了 UCC21520 和 UCC21520A 的 ESD 保护元件中涉及到的多个二极管。这提供了器件的绝对最大额定值的图形表示。

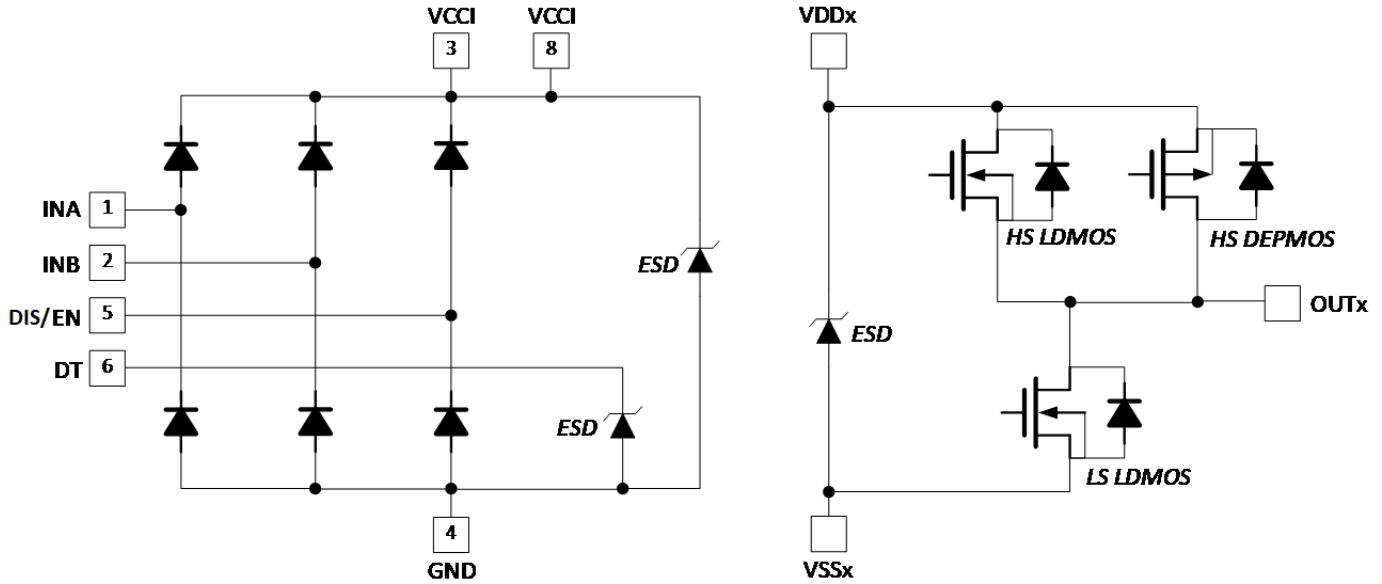


图 8-3. ESD 结构

## 8.4 器件功能模式

### 8.4.1 禁用引脚

将 DISABLE 引脚设为高电平会同时关闭两个输出。将 DISABLE 引脚接地 (或保持开路) 可使 UCC21520 和 UCC21520A 正常运行。DISABLE 响应时间在 20ns 范围内, 响应速度与传播延迟一样快。只有当 VCCI 保持在 UVLO 阈值以上时, DISABLE 引脚才起作用并且是必需的。如果不使用 DISABLE 引脚, 建议将此引脚接地, 以实现最佳的抗噪性能, 建议在将 DIS 引脚连接到远距离微控制器时, 在靠近 DIS 引脚处放置约 1nF 的低 ESR/ESL 电容器进行旁路。

### 8.4.2 可编程死区时间(DT) 引脚

使用 UCC21520 和 UCC21520A，用户可通过以下方式调整死区时间 (DT)：

#### 8.4.2.1 将 DT 引脚连接到 VCC

输出与输入完全匹配，因此不会置位死区时间。这允许将输出重叠。

#### 8.4.2.2 DT 引脚连接至 DT 和 GND 引脚之间的编程电阻器

可通过在 DT 引脚和 GND 之间放置一个电阻器  $R_{DT}$  来对  $t_{DT}$  编程。可以根据 [方程式 1](#) 来确定合适的  $R_{DT}$  值，其中  $R_{DT}$  以  $k\Omega$  为单位， $t_{DT}$  以 ns 为单位：

$$t_{DT} \approx 10 \times R_{DT} \quad (1)$$

DT 引脚的稳态电压约为 0.8V，当  $R_{DT} = 100k\Omega$  时，DT 引脚电流将小于 10 $\mu$ A。当  $R_{DT} > 5k\Omega$  时，建议在靠近芯片的位置将一个  $\leq 1nF$  的陶瓷电容器与  $R_{DT}$  并联，以便在两个通道之间实现更好的抗噪性和死区时间匹配。不建议将 DT 引脚悬空。

一个输入信号下降沿会激活另一个信号的已编程死区时间。输出信号死区时间始终设置为驱动器编程的死区时间或输入信号自己死区时间中的较长值。如果两个输入同时都处于高电平，则两个输出都将立即被设为低电平。此特性用于防止击穿，并且它并不影响正常运行所需的已编程设定的死区时间。下图显示并说明了各种驱动器死区时间逻辑工作条件：

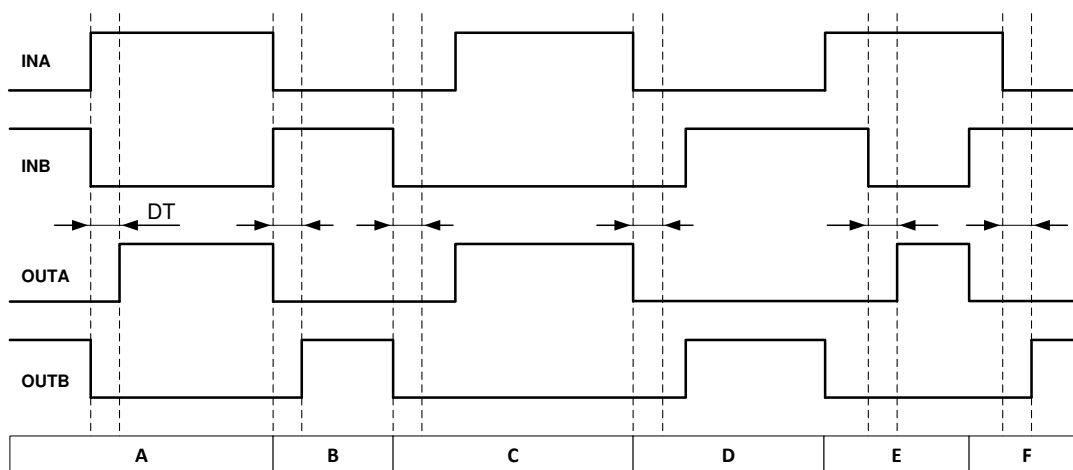


图 8-4. 各种输入信号条件下输入与输出逻辑之间的关系

**条件 A：** INB 变为低电平，INA 变为高电平。INB 立即将 OUTB 设为低电平并将已编程设定的死区时间分配给 OUTA。在已编程设定的死区时间后，OUTA 能够变为高电平。

**条件 B：** INB 变为高电平，INA 变为低电平。INA 现在立即将 OUTA 设为低电平并将已编程设定的死区时间分配给 OUTB。在已编程设定的死区时间后，OUTB 能够变为高电平。

**条件 C：** INB 变为低电平，INA 仍为低电平。INB 立即将 OUTB 设为低电平并将已编程设定的死区时间分配给 OUTA。在这种情况下，输入信号的自身死区时间长于已编程死区时间。因此，当 INA 变为高电平时，INB 立即将 OUTA 设为高电平。

**条件 D：** INA 变为低电平，INB 仍为低电平。INA 立即将 OUTA 设为低电平并将已编程设定的死区时间分配给 OUTB。INB 的自身死区时间长于已编程死区时间。因此，当 INB 变为高电平时，INB 立即将 OUTB 设为高电平。

**条件 E :** INA 变为高电平，而 INB 和 OUTB 仍为高电平。为了避免过冲，INA 立即将 OUTB 拉至低电平并使 OUTA 保持低电平状态。一段时间后，OUTB 变为低电平并将已编程设定的死区时间分配给 OUTA。OUTB 已经为低电平。在已编程设定的死区时间后，OUTA 能够变为高电平。

**条件 F :** INB 变为高电平，而 INA 和 OUTA 仍为高电平。为了避免过冲，INB 立即将 OUTA 拉至低电平并使 OUTB 保持低电平状态。一段时间后，OUTA 变为低电平并将已编程设定的死区时间分配给 OUTB。OUTA 已经为低电平。在已编程设定的死区时间后，OUTB 能够变为高电平。

## 9 应用和实施

### 备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

### 9.1 应用信息

UCC21520 或 UCC21520A 有效地将隔离功能和缓冲器驱动功能结合在一起。UCC21520 和 UCC21520A ( 具有高达 18V 的 VCCI 和 25V 的 VDDA/VDDB ) 功能灵活且通用，这使得该器件能够用作 MOSFET、IGBT 或 SiC MOSFET 的低侧、高侧、高侧/低侧或半桥驱动器。UCC21520 和 UCC21520A 具有集成元件、高级保护功能 ( UVLO、死区时间和禁用 ) 和经过优化的开关性能，使设计人员可以为企业、电信、汽车和工业应用打造更小、更强大的设计并缩短产品面市时间。

### 9.2 典型应用

图 9-1 中的电路显示了采用 UCC21520 驱动典型半桥配置的参考设计，该参考设计可以用在多种常见的电源转换器拓扑中，例如同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离式拓扑以及三相电机驱动应用。

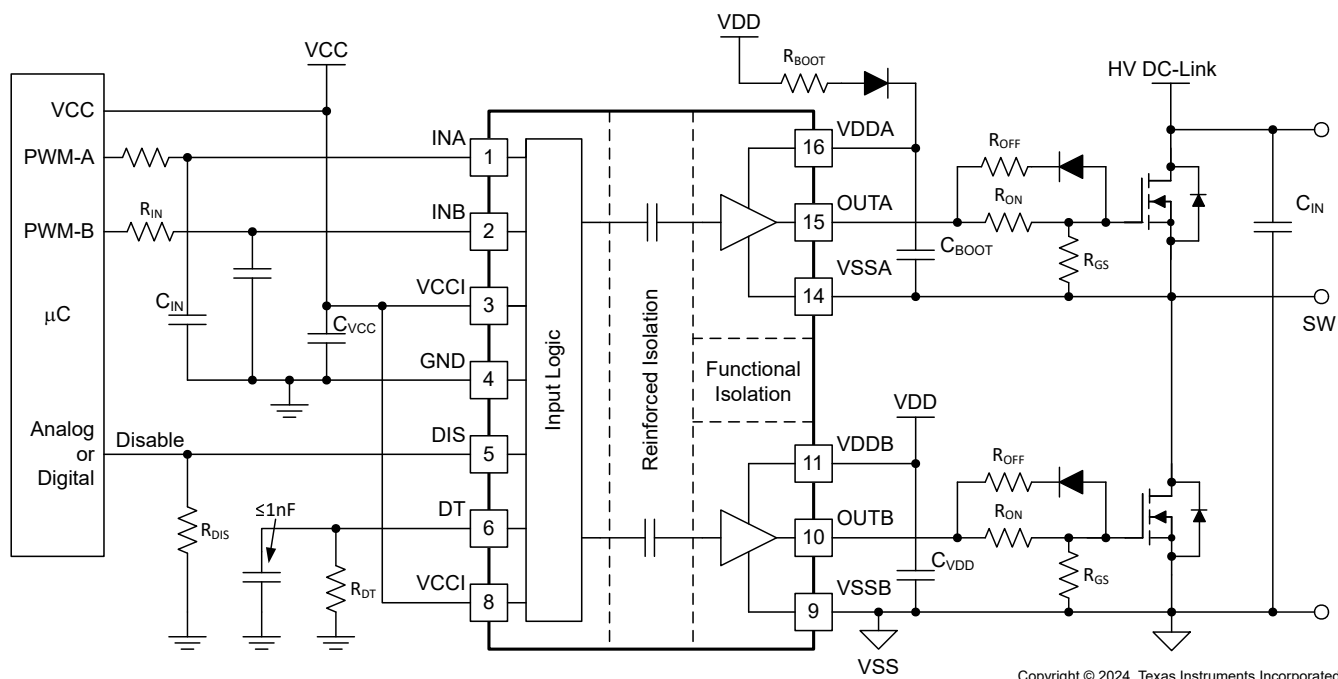


图 9-1. 典型应用原理图

## 9.2.1 设计要求

表 9-1 列出了示例应用的参考设计参数：UCC21520 驱动采用高侧/低侧配置的 1200V SiC-MOSFET。

**表 9-1. UCC21520 设计要求**

| 参数             | 值           | 单位  |
|----------------|-------------|-----|
| 功率晶体管          | C2M0080120D | -   |
| VCC            | 5.0         | V   |
| VDD            | 20          | V   |
| 输入信号振幅         | 3.3         | V   |
| 开关频率 ( $f_s$ ) | 100         | kHz |
| 直流链路电压         | 800         | V   |

## 9.2.2 详细设计过程

### 9.2.2.1 设计 INA/INB 输入滤波器

建议用户避免对输入栅极驱动器的信号进行整形以尝试减慢（或延迟）输出端的信号。然而，可以使用小型的输入  $R_{IN}$ - $C_{IN}$  滤波器来滤除非理想布局或长 PCB 迹线引入的振铃。

此类滤波器应当使用  $0\ \Omega$  至  $100\ \Omega$  范围内的  $R_{IN}$  和  $10\text{pF}$  和  $100\text{pF}$  之间的  $C_{IN}$ 。在示例中，选择  $R_{IN} = 51\ \Omega$  且  $C_{IN} = 33\ \text{pF}$ ，转角频率约为  $100\ \text{MHz}$ 。

在选择这些元件时，一定要注意在出色的抗噪性能与传播延迟之间进行权衡。

### 9.2.2.2 选择外部自举二极管及其串联电阻

每个周期，当低侧晶体管导通时，自举电容器会由 VDD 通过外部自举二极管进行充电。为电容器充电涉及到高峰值电流，因此自举二极管上的瞬态功率耗散可能会非常大。导通损耗还取决于二极管的正向压降。栅极驱动器电路中的总损耗包括二极管导通损耗和反向恢复损耗。

选择外部自举二极管时，建议选择高电压、快速恢复二极管或者具有低正向压降和低结电容的 SiC 肖特基二极管，以更大限度地减少反向恢复和相关接地噪声反弹引入的损耗。本例中，直流链路电压为  $800\ \text{V}_{DC}$ 。自举二极管的电压等级应该大于直流链路电压并保留充分的裕度。因此，本例中选择了  $1200\text{V}\ \text{SiC}$  二极管 C4D02120E。

设计自举电源时，建议使用自举电阻  $R_{BOOT}$ 。自举电阻还可用于降低  $D_{BOOT}$  中的浪涌电流，并限制每个开关周期内  $V_{DDA}$ - $V_{SSA}$  电压的斜升压摆率。

如果不能将  $V_{DDx}$ - $V_{SSx}$  的电压限制在 FET 和 UCC21520 的绝对最大额定值以下，某些情况下可能会损坏器件。

$R_{BOOT}$  的建议值在  $1\ \Omega$  和  $20\ \Omega$  之间，具体取决于所用的二极管。本例中选择了一个  $2.2\ \Omega$  限流电阻器来限制自举二极管中的浪涌电流。在最坏的情况下，流经  $D_{BOOT}$  的峰值电流估计为：

$$I_{D_{BOOT}(pk)} = \frac{V_{DD} - V_{BDF}}{R_{BOOT}} = \frac{20\text{V} - 2.5\text{V}}{2.2\ \Omega} \approx 8\text{A} \quad (2)$$

其中

- $V_{BDF}$  是  $8\text{A}$  条件下自举二极管上的预计正向压降。

### 9.2.2.3 栅极驱动器输出电阻器

外部栅极驱动器电阻器  $R_{ON}/R_{OFF}$  用于：

1. 限制寄生电感/电容引起的振铃。
2. 限制高电压/电流开关  $dv/dt$ 、 $di/dt$  和体二极管反向恢复引起的振铃。
3. 微调栅极驱动强度，即峰值灌电流和拉电流，以优化开关损耗。
4. 降低电磁干扰 (EMI)。

如节 8.3.4 中所述，UCC21520 具有包含并联 P 沟道 MOSFET 和额外上拉 N 沟道 MOSFET 的上拉结构。组合的峰值拉电流为 4A。因此，可以使用以下公式来预测峰值拉电流：

$$I_{OA+} = \min \left( 4A, \frac{V_{DD} - V_{BDF}}{R_{NMOS} \parallel R_{OH} + R_{ON} + R_{GFET\_Int}} \right) \quad (3)$$

$$I_{OB+} = \min \left( 4A, \frac{V_{DD}}{R_{NMOS} \parallel R_{OH} + R_{ON} + R_{GFET\_Int}} \right) \quad (4)$$

其中

- $R_{ON}$ ：外部导通电阻。
- $R_{GFET\_INT}$ ：功率晶体管内部栅极电阻（参见功率晶体管数据表）。
- $I_{O+}$  = 峰值拉电流 - 4A、栅极驱动器峰值拉电流和基于栅极驱动回路电阻计算出的值之间的最小值。

在本例中：

$$I_{OA+} = \frac{V_{DD} - V_{BDF}}{R_{NMOS} \parallel R_{OH} + R_{ON} + R_{GFET\_Int}} = \frac{20V - 0.8V}{1.47\Omega \parallel 5\Omega + 2.2\Omega + 4.6\Omega} \approx 2.4A \quad (5)$$

$$I_{OB+} = \frac{V_{DD}}{R_{NMOS} \parallel R_{OH} + R_{ON} + R_{GFET\_Int}} = \frac{20V}{1.47\Omega \parallel 5\Omega + 2.2\Omega + 4.6\Omega} \approx 2.5A \quad (6)$$

因此，高侧和低侧峰值拉电流分别为 2.4A 和 2.5A。同样，可以使用以下公式来计算峰值灌电流：

$$I_{OA-} = \min \left( 6A, \frac{V_{DD} - V_{BDF} - V_{GDF}}{R_{OL} + R_{OFF} \parallel R_{ON} + R_{GFET\_Int}} \right) \quad (7)$$

$$I_{OB-} = \min \left( 6A, \frac{V_{DD} - V_{GDF}}{R_{OL} + R_{OFF} \parallel R_{ON} + R_{GFET\_Int}} \right) \quad (8)$$

其中

- $R_{OFF}$ ：外部关断电阻；
- $V_{GDF}$ ：与  $R_{OFF}$  串联的反向并联二极管的正向压降。本例中的二极管为 MSS1P4。
- $I_{O-}$ ：峰值灌电流 - 6A、栅极驱动器峰值灌电流和基于栅极驱动回路电阻计算出的值之间的最小值。

在本例中：

$$I_{OA-} = \frac{V_{DD} - V_{BDF} - V_{GDF}}{R_{OL} + R_{OFF} \parallel R_{ON} + R_{GFET\_Int}} = \frac{20V - 0.8V - 0.75V}{0.55\Omega + 0\Omega + 4.6\Omega} \approx 3.6A \quad (9)$$

$$I_{OB-} = \frac{V_{DD} - V_{GDF}}{R_{OL} + R_{OFF} \parallel R_{ON} + R_{GFET\_Int}} = \frac{20V - 0.75V}{0.55\Omega + 0\Omega + 4.6\Omega} \approx 3.7A \quad (10)$$

因此，高侧和低侧峰值灌电流分别为 3.6A 和 3.7A。

重要的是，估算的峰值电流也受到 PCB 布局和负载电容的影响。栅极驱动器环路中的寄生电感可以减慢峰值栅极驱动电流并导致过冲和下冲。因此，强烈建议尽可能地缩小栅极驱动器环路。另一方面，当功率晶体管的负载电容 ( $C_{ISS}$ ) 非常小 (通常小于 1nF) 时，峰值拉电流/灌电流取决于环路寄生效应，因为上升和下降时间太短，接近于寄生振铃周期。

如果不能将 OUTx 电压控制在数据表中的绝对最大额定值以下 (包括瞬态)，在某些情况下可能对器件造成损坏。若要减少过多的栅极振铃，建议在 FET 栅极附近放置一个铁氧体磁珠。存在扩展的过冲/下冲时，也可以使用外部钳位二极管，以便将 OUTx 电压钳位至 VDDx 和 VSSx 电压。

#### 9.2.2.4 栅极至源极电阻器选择

当栅极驱动器输出未上电并处于不确定的状态时，建议使用栅极至源极电阻器  $R_{GS}$  将栅极下拉至源极电压。此电阻器还有助于在栅极驱动器能够导通并主动拉至低电平之前，降低米勒电流导致的由  $dv/dt$  引起的导通风险。该电阻器通常大小介于 5.1k $\Omega$  和 20k $\Omega$  之间，具体取决于功率器件的  $V_{th}$  和  $C_{GD}$  与  $C_{GS}$  之比。

#### 9.2.2.5 估算栅极驱动器功率损耗

栅极驱动器子系统总损耗  $P_G$  包括 UCC21520 ( $P_{GD}$ ) 的功率损耗和外围电路 (如外部栅极驱动电阻器) 中的功率损耗。自举二极管损耗并未包含在  $P_G$  中，本节中也不对其进行讨论。

$P_{GD}$  是关键功率损耗，决定了 UCC21520 的热安全相关限值，可以通过计算若干分量产生的损耗来对其进行估算。

第一个分量是静态功率损耗  $P_{GDQ}$ ，其中包含驱动器在一定开关频率下工作时的静态功率损耗以及驱动器的自身功耗。 $P_{GDQ}$  是在给定  $V_{CCI}$ 、 $V_{DDA}/V_{DDB}$ 、开关频率和环境温度下，在无负载连接到 OUTA 和 OUTB 时在台架上测量。图 6-4 显示了无负载条件下每输出通道电流消耗与工作频率之间的关系。在本例中， $V_{CCI} = 5V$  且  $V_{VDD} = 20V$ 。当 INA/INB 以 100kHz 频率从 0V 切换至 3.3V 时，测得每个电源上的电流  $I_{VCCI} = 2.5mA$  且  $I_{VDDA} = I_{VDDB} = 1.5mA$ 。因此，可以通过以下公式计算  $P_{GDQ}$ ：

$$P_{GDQ} = V_{VCCI} \times I_{VCCI} + V_{VDDA} \times I_{DDA} + V_{VDDB} \times I_{DDB} \approx 72mW \quad (11)$$

第二个分量是开关操作损耗  $P_{GDO}$ ，此时具有给定的负载电容，驱动器在每个开关周期中对其进行充电和放电。负载开关产生的总动态损耗  $P_{GSW}$  可以通过以下公式进行估算：

$$P_{GSW} = 2 \times V_{DD} \times Q_G \times f_{SW} \quad (12)$$

其中

- $Q_G$  是功率晶体管的栅极电荷。

如果使用分离电源轨进行开启和关闭，则 VDD 将等于正电源轨和负电源轨之间的差值。

因此，在本应用示例中：

$$P_{GSW} = 2 \times 20V \times 60nC \times 100kHz = 240mW \quad (13)$$

$Q_G$  表示功率晶体管在以 20A 的电流和 800V 的电压进行开关时的总栅极电荷，该电荷随测试条件的变化而变化。输出级上的 UCC21520 栅极驱动器损耗  $P_{GDO}$  是  $P_{GSW}$  的一部分。如果外部栅极驱动器电阻为  $0\Omega$ ，则  $P_{GDO}$  将等于  $P_{GSW}$ ，并且所有栅极驱动器损耗都将在 UCC21520 内耗散。如果存在外部导通和关断电阻，则总损耗将分布在栅极驱动器上拉/下拉电阻和外部栅极电阻之间。重要的是，如果拉电流/灌电流未达到 4A/6A 饱和值，则上拉/下拉电阻是线性的固定电阻，然而，如果拉电流/灌电流达到饱和，它将是非线性的。因此， $P_{GDO}$  在这两种情形下是不同的。

#### 案例 1 - 线性上拉/下拉电阻器：

$$P_{GDO} = \frac{P_{GSW}}{2} \times \left( \frac{R_{OH} \parallel R_{NMOS}}{R_{OH} \parallel R_{NMOS} + R_{ON} + R_{GFET\_Int}} + \frac{R_{OL}}{R_{OL} + R_{OFF} \parallel R_{ON} + R_{GFET\_Int}} \right) \quad (14)$$

在该设计示例中，所有预测的拉电流/灌电流均小于 4A/6A，因此可以使用以下公式来估算 UCC21520 栅极驱动器损耗：

$$P_{GDO} = \frac{240mW}{2} \times \left( \frac{5\Omega \parallel 1.47\Omega}{5\Omega \parallel 1.47\Omega + 2.2\Omega + 4.6\Omega} + \frac{0.55\Omega}{0.55\Omega + 0\Omega + 4.6\Omega} \right) \approx 30mW \quad (15)$$

#### 案例 2 - 非线性上拉/下拉电阻器：

$$P_{GDO} = 2 \times f_{SW} \times \left[ 4A \times \int_0^{T_{R\_Sys}} (V_{DD} - V_{OUTA/B}(t)) dt + 6A \times \int_0^{T_{F\_Sys}} V_{OUTA/B}(t) dt \right] \quad (16)$$

其中

- $V_{OUTA/B}(t)$  为栅极驱动器 OUTA 和 OUTB 引脚在导通和关断瞬变期间的电压，它可以简化为恒流源（在导通时为 4A，在关断时为 6A）对负载电容器进行充电或放电。因此， $V_{OUTA/B}(t)$  波形将是线性的，可以轻松预测  $T_{R\_Sys}$  和  $T_{F\_Sys}$ 。

对于某些情形，如果只有一个上拉或下拉电路饱和，而另一个未饱和，则  $P_{GDO}$  是案例 1 和案例 2 的组合，基于上述讨论，可以轻松确定上拉和下拉的方程。因此，栅极驱动器 UCC21520 中的总栅极驱动器损耗  $P_{GD}$  为：

$$P_{GD} = P_{GDQ} + P_{GDO} \quad (17)$$

在本设计示例中该值等于 102mW。

#### 9.2.2.6 估算结温

UCC21520 的结温 ( $T_J$ ) 可通过以下公式进行估算：

$$T_J = T_C + \Psi_{JT} \times P_{GD} \quad (18)$$

其中

- $T_C$  是用热电偶或其他仪器测量的 UCC21520 外壳顶部温度，
- $\Psi_{JT}$  是来自热性能信息表的结至顶特征参数。

使用结至顶特征参数 ( $\Psi_{JT}$ ) 代替结至外壳热阻 ( $R_{\theta JC}$ ) 可以极大地提高结温估算的准确性。大多数 IC 的大部分热能通过封装引线释放到 PCB 中，而只有一小部分的总能量通过外壳顶部（通常在此处进行热电偶测量）释放。只有在大部分热能通过外壳释放时才能有效地使用  $R_{\theta JC}$  电阻，例如金属封装或在 IC 封装上应用散热器时。在所有其他情况下，使用  $R_{\theta JC}$  将无法准确地估算真实的结温。 $\Psi_{JT}$  是通过假设通过 IC 顶部的能量在测试环境 and 应用环

境中相似而通过实验得出的。只要遵循建议的布局指南就可以将结温估算精确到几摄氏度内。有关更多信息，请参阅“[半导体和 IC 封装热指标](#)”应用报告。

#### 9.2.2.7 选择 VCCI、VDDA/B 电容器

用于 VCCI、VDDA 和 VDDB 的旁路电容器对于实现可靠的性能至关重要。建议选择具有额定电压、温度系数和电容差足够的低 ESR 和低 ESL、表面贴装型多层陶瓷电容器 (MLCC)。重要的是，MLCC 上的直流偏置将会影响实际电容值。例如，当施加 15V<sub>DC</sub> 的直流偏置时，测得 25V、1μF X7R 电容器的电容仅为 500 nF。

##### 9.2.2.7.1 选择 VCCI 电容器

连接到 VCCI 的旁路电容器支持初级逻辑所需的瞬态电流以及总电流消耗，后者仅为几 mA。因此，该应用建议使用 100nF 以上的 50V MLCC。如果偏置电源输出与 VCCI 引脚的距离相对较长，则应使用值大于 1 μF 的钽或电解电容器与 MLCC 并联放置。

##### 9.2.2.7.2 选择 VDDA (自举) 电容器

VDDA 电容器在自举电源配置中也称为自举电容器，用于支持高达 6A 的栅极驱动电流瞬变并需要为功率晶体管维持稳定的栅极驱动电压。

每个开关周期所需的总电荷可以通过以下公式进行估算：

$$Q_{\text{Total}} = Q_G + \frac{I_{\text{VDD}} @ 100\text{kHz (No Load)}}{f_{\text{SW}}} = 60\text{nC} + \frac{1.5\text{mA}}{100\text{kHz}} = 75\text{nC} \quad (19)$$

其中

- $Q_{\text{Total}}$ ：所需总电荷
- $Q_G$ ：功率晶体管的栅极电荷。
- $I_{\text{VDD}}$ ：100kHz、空载条件下通道自身的电流消耗。
- $f_{\text{SW}}$ ：栅极驱动器的开关频率

因此，所需的  $C_{\text{Boot}}$  绝对最小值如下：

$$C_{\text{Boot}} = \frac{Q_{\text{Total}}}{\Delta V_{\text{VDDA}}} = \frac{75\text{nC}}{0.5\text{V}} = 150\text{nF} \quad (20)$$

其中

- $\Delta V_{\text{VDDA}}$  是 VDDA 处的电压纹波，在本例中为 0.5V。

在实践中， $C_{\text{Boot}}$  的值要大于计算所得的值。这样便允许存在直流偏置电压导致的电容变化，以及支持功率级原本会因负载瞬态而跳过一些脉冲的情况。因此，建议在  $C_{\text{Boot}}$  值中包含一定的安全相关裕量，并将该电容器尽可能靠近 VDD 和 VSS 引脚放置。本例中选择了 一个 50V、1μF 电容器。

$$C_{\text{Boot}} = 1\mu\text{F} \quad (21)$$

选择自举电容器时，应注意确保 VDD 至 VSS 的电压不会降至第 6.3 节中所建议的最低工作电平以下。应相应地调整自举电容器的值，使其可以提供初始电荷来开关功率器件，然后在高侧导通期间持续提供栅极驱动器静态电流。

如果高侧电源电压降至 UVLO 下降阈值以下，高侧栅极驱动器输出将关断并会关闭功率器件。如果以不受控的方式硬开关功率器件，则会导致驱动器输出端出现高 di/dt 和高 dv/dt 瞬态，并可能对器件造成损坏。

若要进一步降低宽频率范围内的交流阻抗，建议靠近 VDDx - VSSx 引脚放置具有低 ESL/ESR 的旁路电容器。本例中将一个 100nF、X7R 陶瓷电容器与  $C_{\text{Boot}}$  并联来优化瞬态性能。

---

### 备注

使用过大的  $C_{BOOT}$  不见得好。在前几个周期内， $C_{BOOT}$  可能并不会充电，而  $V_{BOOT}$  会保持在  $UVLO$  以下。因此，高侧 **FET** 并不会跟随输入信号命令。另外在初始  $C_{BOOT}$  充电周期期间，自举二极管具有最高的反向恢复电流和损耗。

---

### 9.2.2.7.3 选择 VDDB 电容器

通道 B 具有与通道 A 相同的电流要求，因此需要 VDDB 电容器（在图 9-1 中显示为  $C_{VDD}$ ）。在这个采用自举配置的示例中，VDDB 电容器还通过自举二极管为 VDDA 供电。这里为  $C_{VDD}$  选择了一个 50V、10  $\mu$ F MLCC 和一个 50V、220 nF MLCC。如果偏置电源输出与 VDDB 引脚的距离相对较长，则应使用值大于 10  $\mu$ F 且与  $C_{VDD}$  并联的钽或电解电容器。

### 9.2.2.8 死区时间设置指南

对于采用半桥的电源转换器拓扑，顶部和底部晶体管之间的死区时间设置有助于防止在动态开关期间发生击穿。

电气表中的 UCC21520 死区时间规格定义为从一个通道下降沿的 90% 到另一个通道上升沿的 10% 的时间间隔（请参阅图 7-4）。此定义可确保死区时间设置与负载条件无关，并通过制造测试保证线性度。但是，该死区时间设置可能不会反映功率转换器系统中的死区时间，因为死区时间设置取决于外部栅极驱动接通/关断电阻器、直流链路开关电压/电流以及负载晶体管的输入电容。

以下是有关如何为 UCC21520 选择合适死区时间的建议：

$$DT_{\text{Setting}} = DT_{\text{Req}} + T_{\text{F\_Sys}} + T_{\text{R\_Sys}} - T_{\text{D(on)}} \quad (22)$$

其中

- $DT_{\text{setting}}$ ：UCC21520 死区时间设置（单位为 ns）， $DT_{\text{Setting}} = 10 \times R_{\text{DT}}$ （单位为  $k\Omega$ ）。
- $DT_{\text{Req}}$ ：具有足够裕度或 ZVS 要求的顶部和底部开关的实际  $V_{\text{GS}}$  信号之间的系统所需死区时间。
- $T_{\text{F\_Sys}}$ ：在负载、电压/电流条件最坏的情况下，系统内栅极关断下降时间。
- $T_{\text{R\_Sys}}$ ：在负载、电压/电流条件最坏的情况下，系统内栅极导通上升时间。
- $T_{\text{D(on)}}$ ：导通延迟时间，从晶体管栅极信号的 10% 到功率晶体管栅极阈值。

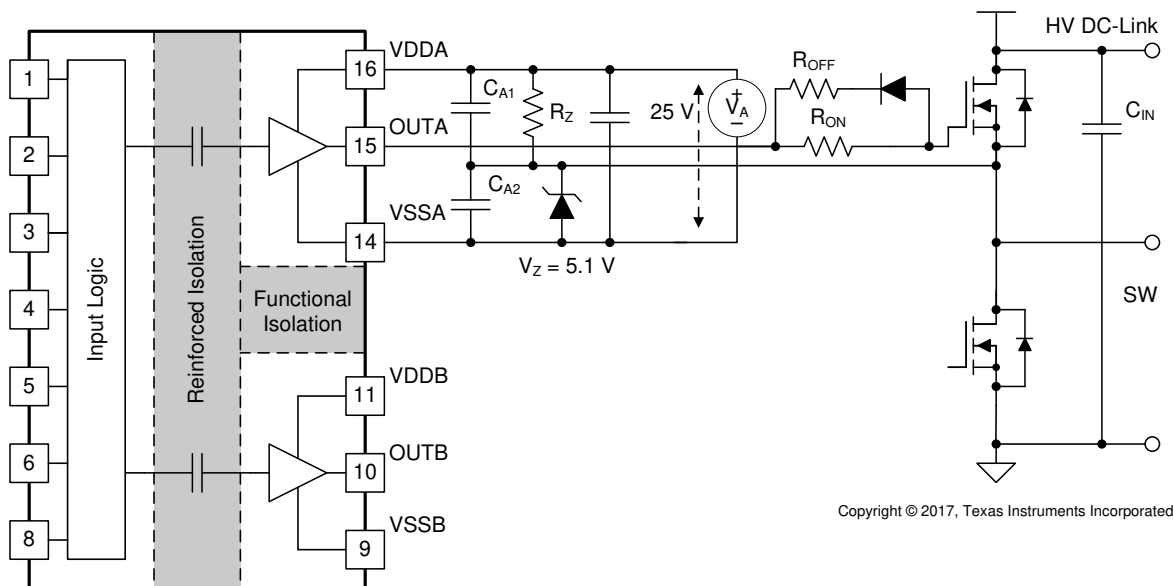
在本示例中， $DT_{\text{Setting}}$  设为 250ns。

应注意，UCC21520 死区时间设置由 DT 引脚配置决定（请参阅节 8.4.2），它无法根据系统条件自动微调死区时间。建议在 DT 引脚附近将一个  $\leq 1\text{nF}$  的陶瓷电容器与  $R_{\text{DT}}$  并联，以实现更好的抗噪性能。

### 9.2.2.9 具有输出级负偏置的应用电路

当非理想 PCB 布局和较长的封装引线（例如 TO-220 和 TO-247 型封装）引入寄生电感时，功率晶体管的栅极源驱动电压在高  $di/dt$  和  $dv/dt$  开关期间可能会出现振铃。如果振铃超过阈值电压，就有意外导通甚至发生击穿的风险。在栅极驱动上施加负偏置是一种可以将振铃保持在阈值以下的常用方法。下面是实现负栅极驱动偏置的几个例子。

图 9-2 展示了通过在隔离式电源输出级使用齐纳二极管来在通道 A 驱动器上生成负偏置关断的第一个例子。负偏置由齐纳二极管电压设置。如果隔离式电源  $V_A$  等于 25 V，则关断电压为  $-5.1V$ ，导通电压为  $25V - 5.1V \approx 20V$ 。通道 B 驱动器电路与通道 A 的相同，因此该配置需要两个用于半桥配置电源，并且  $R_Z$  上存在稳态功耗。



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

图 9-2. 利用 ISO 偏置电源输出上的齐纳二极管生成负偏置

图 9-3 展示了采用两个电源（或单输入双输出电源）的另一个例子。电源  $V_{A+}$  决定正驱动输出电压，而  $V_{A-}$  决定负关断电压。通道 B 的配置与通道 A 的相同。此解决方案所需的电源数量要比第一个例子中的多，不过它在设置正负电源轨电压时提供了更大的灵活性。

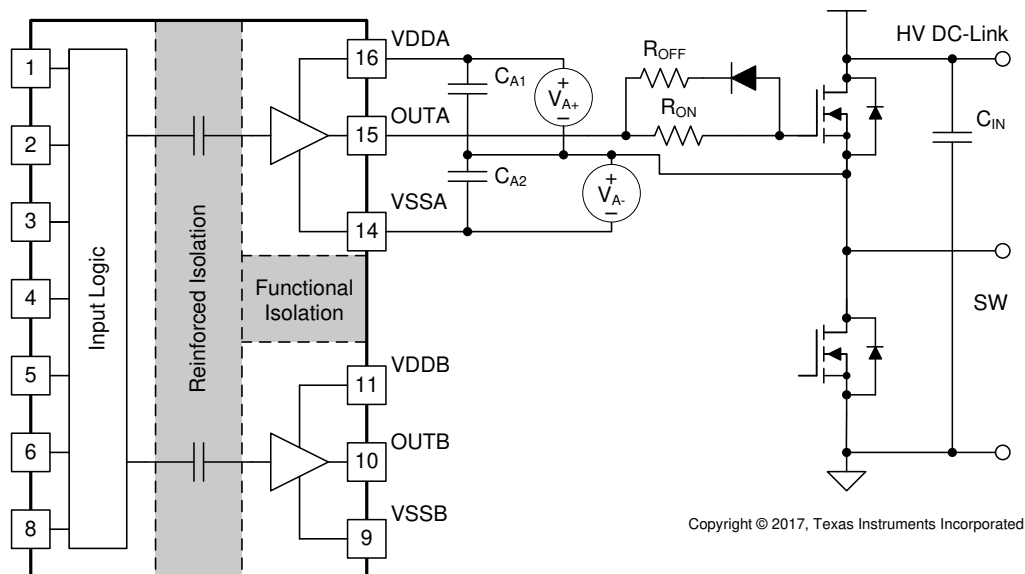
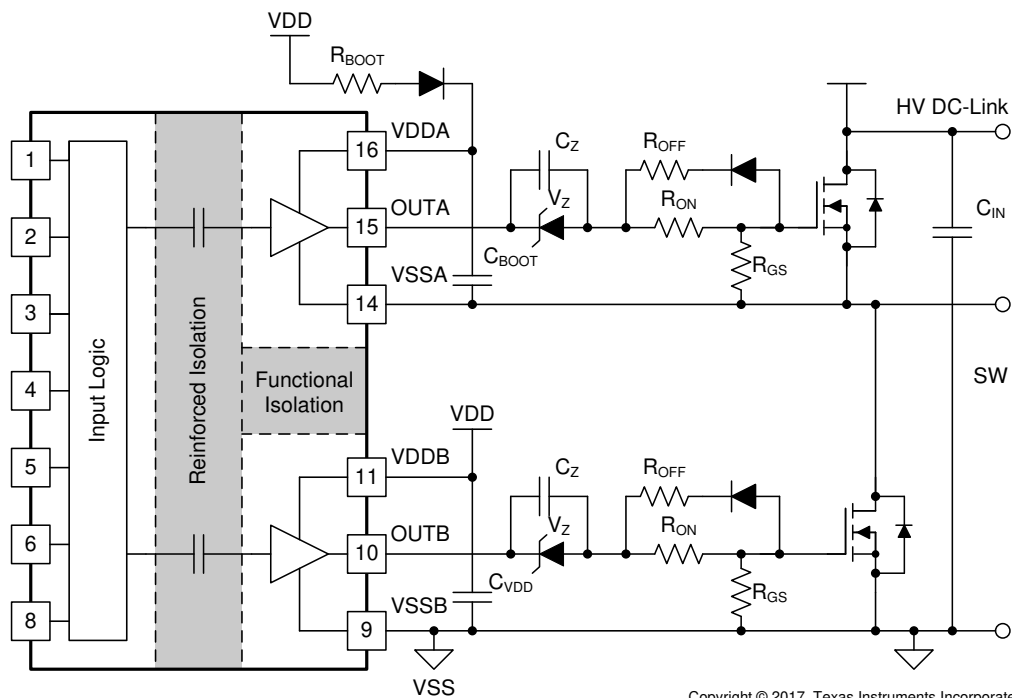


图 9-3. 利用两个 LSO 偏置电源生成负偏置

如图 9-4 所示，最后一个例子是单电源配置，并通过栅极驱动环路中的齐纳二极管来生成负偏置。此解决方案的优势是只使用一个电源，并且自举电源可用于高侧驱动。在这三种解决方案中，此设计的成本最低，所需设计工作量也最少。不过，此解决方案有以下局限性：

1. 负栅极驱动偏置不仅由齐纳二极管决定，而且还由占空比决定，这意味着负偏置电压会随着占空比的变化而变化。因此，在此解决方案中，使用变频谐振转换器或相移转换器等具有固定占空比（约 50%）的转换比较有利。
2. 高侧  $VDDA-VSSA$  必须维持足够的电压来保持在建议的电源电压范围内，这意味着低侧开关必须导通或在体（或反向并联）二极管上存在续流电流，以便在每个开关周期的特定时期内刷新自举电容器。因此，除非像其他两个示例电路那样，高侧也使用专用电源，否则高侧无法实现 100% 占空比。



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

图 9-4. 使用单电源和栅极驱动路径上的齐纳二极管产生负偏置

### 9.2.3 应用曲线

图 9-5 和图 9-6 展示了以下条件下图 9-1 所示设计示例的基准测试波形： $V_{CC} = 5V$ ， $V_{DD} = 20V$ ， $f_{SW} = 100kHz$ ， $V_{DC-Link} = 0V$ 。

通道 1 (黄色)：UCC21520 INA 引脚信号。

通道 2 (蓝色)：UCC21520 INB 引脚信号。

通道 3 (粉色)：高侧功率晶体管上的栅极源信号。

通道 4 (绿色)：低侧功率晶体管上的栅极源信号。

在图 9-5 中，通过 INA 和 INB 发送互补的 3.3V、50% 占空比信号。功率晶体管上的栅极驱动信号具有 250ns 死区时间，如图 9-5 的测量部分所示。死区时间设置为 250ns 时，死区时间匹配小于 1ns。

图 9-6 展示了图 9-5 波形的放大图，其中提供了传播延迟和上升/下降时间的测量数据。光标也用于测量死区时间。重要的是，输出波形是在功率晶体管的栅极和源极引脚之间测得的，而不是直接在驱动器 OUTA 和 OUTB 引脚上测得的。由于分离的导通和关断电阻器 ( $R_{on}$ 、 $R_{off}$ ) 和不同的灌电流和拉电流，在图 9-6 中观察到了不同的上升时间 (16ns) 和下降时间 (9ns)。

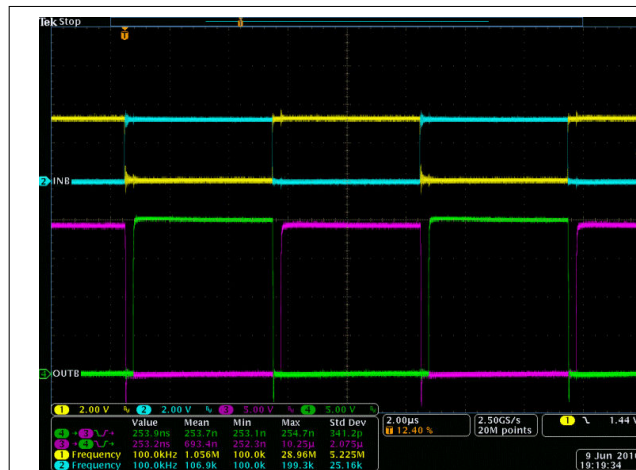


图 9-5. INA/B 和 OUTA/B 的台架测试波形

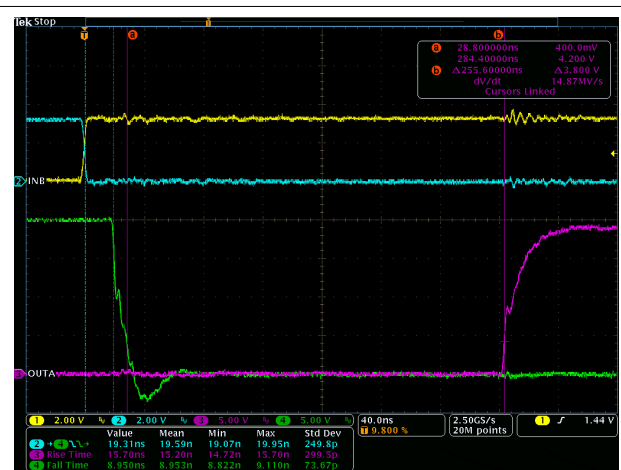


图 9-6. 基准测试波形放大图

## 10 电源相关建议

UCC21520 和 UCC21520A 的建议输入电压 (VCCI) 介于 3V 和 18V 之间。输出辅助电源电压 (VDDA/Vddb) 范围取决于所使用的 UCC21520 版本。该辅助电源电压范围的下限由各器件的内部欠压锁定 (UVLO) 保护功能决定。VDD 和 VCCI 不得低于其各自的 UVLO 阈值 (有关 UVLO 的更多信息, 请参阅 [节 8.3.1](#))。VDDA/Vddb 范围的上限取决于由 UCC21520 和 UCC21520A 所驱动的功率器件的最大栅极电压。UCC21520 和 UCC21520A 都具有建议的 VDDA/Vddb 最大值 (25V)。

应当在 VDD 和 VSS 引脚之间放置一个本地旁路电容器。该电容器应尽量靠近器件放置。建议使用低 ESR 的陶瓷表面贴装电容器。进一步建议并联放置两个这样的电容器: 其中一个的值约为  $10\ \mu\text{F}$ , 用于器件偏置; 另一个为  $\leq 100\text{nF}$  电容器, 用于高频滤波。

同样地, 还应在 VCCI 和 GND 引脚之间放置一个旁路电容器。假设 UCC21520 和 UCC21520A 输入侧逻辑电路汲取的电流很小, 那么该旁路电容器可以使用  $100\text{nF}$  的建议最小值。

## 11 布局

### 11.1 布局指南

必须密切关注 PCB 布局，以实现 UCC21520 和 UCC21520A 的出色性能。下面是一些要点。

#### 元件放置：

- 必须在 VCCI 和 GND 引脚之间以及 VDD 和 VSS 引脚之间靠近器件的位置连接低 ESR 和低 ESL 电容器，以在外部功率晶体管导通时支持高峰值电流。
- 为了避免开关节点 VSSA (HS) 引脚上产生较大的负瞬态，必须尽可能减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感。
- 建议将死区时间设置电阻  $R_{DT}$  及其旁路电容器靠近 UCC21520 或 UCC21520A 的 DT 引脚放置。
- 建议在连接到远距离  $\mu C$  时，在靠近 DIS 引脚处放置约 1nF 的低 ESR/ESL 电容器  $C_{DIS}$  进行旁路。

#### 接地注意事项：

- 务必要将对晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理环路区域内。这样将会降低环路电感，并更大幅度地减少晶体管栅极端子上的噪声。栅极驱动器必须尽可能靠近晶体管放置。
- 注意高电流路径，其中包含自举电容器、自举二极管、局部接地参考旁路电容器和低侧晶体管体二极管/反并联二极管。自举电容器由 VDD 旁路电容器通过自举二极管逐周期进行重新充电。这种重新充电行为发生在较短的时间间隔内，需要高峰值电流。尽可能地减小印刷电路板上的环路长度和面积对于确保可靠运行至关重要。

#### 高电压注意事项：

- 为确保初级侧和次级侧之间的隔离性能，请避免在驱动器器件下方放置任何 PCB 布线或铜。建议使用 PCB 切口，以防止出现可能会影响 UCC21520 和 UCC21520A 隔离性能的污染。
- 对于半桥或高侧/低侧配置（其中通道 A 和通道 B 驱动器可在高达 1500V<sub>DC</sub> 的直流链路电压下运行），应尝试增加高侧和低侧 PCB 布线之间 PCB 布局的爬电距离。

#### 散热注意事项：

- 如果驱动电压较高、负载较重或开关频率较高，那么 UCC21520 或 UCC21520A 可能会损耗较大的功率（更多详细信息，请参阅节 9.2.2.5）。适当的 PCB 布局有助于将器件产生的热量散发到 PCB，并更大幅度地降低结到电路板的热阻抗 ( $\theta_{JB}$ )。
- 建议增加连接到 VDDA、VDDb、VSSA 和 VSSB 引脚的 PCB 覆铜，并优先考虑最大限度地增加到 VSSA 和 VSSB 的连接（请参阅图 11-2 和图 11-3）。不过，必须考虑前面提及的高电压 PCB 注意事项。
- 如果系统有多个层，则还建议通过大小适当的通孔将 VDDA、VDDb、VSSA 和 VSSB 引脚连接到内部接地平面或电源平面。不过，请记住，不应重叠来自不同高电压平面的布线/铜。

## 11.2 布局示例

图 11-1 显示了一个 2 层 PCB 布局示例，其中标记了信号和主要元件。

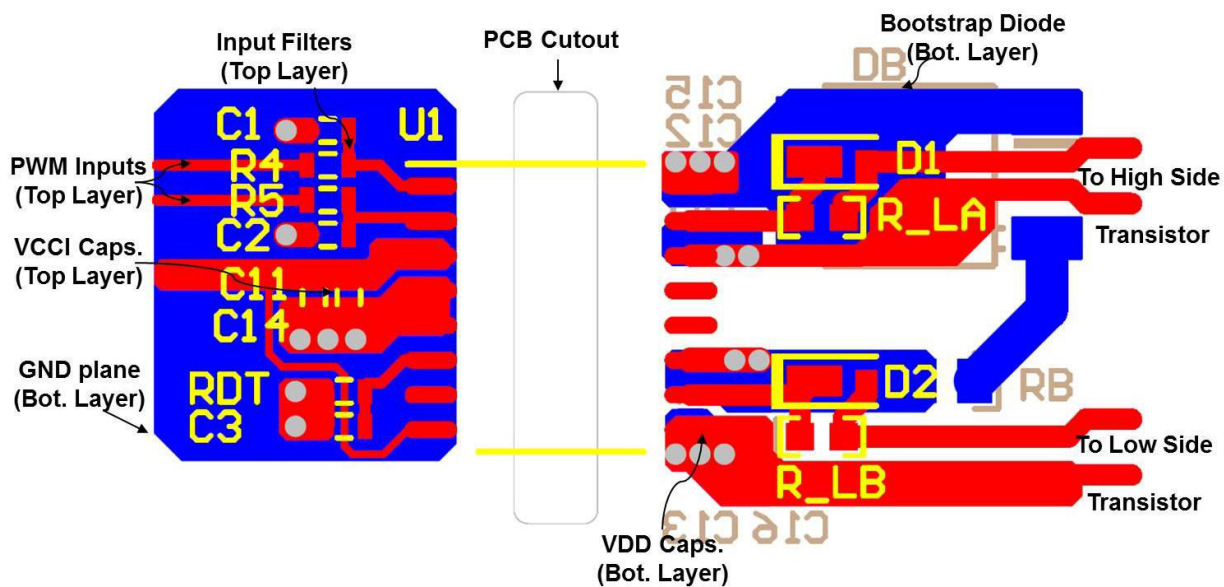


图 11-1. 布局示例

图 11-2 和图 11-3 展示了顶层和底层布线和覆铜。

### 备注

初级侧和次级侧之间没有 PCB 布线或覆铜，从而确保了隔离性能。

增加输出级中高侧和低侧栅极驱动器之间的 PCB 布线，以更大限度地增加高压运行时的爬电距离，这样，也会更大限度地减少由于寄生电容耦合在开关节点 VSSA (SW) (可能存在高  $dv/dt$ ) 和低侧栅极驱动器之间导致的串扰。

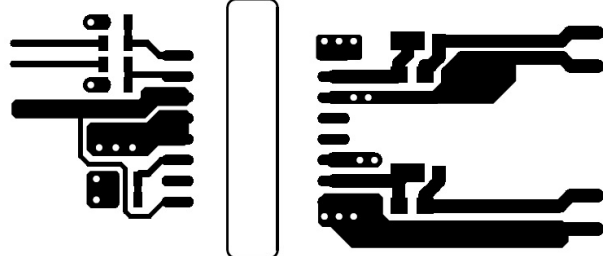


图 11-2. 顶层布线和覆铜

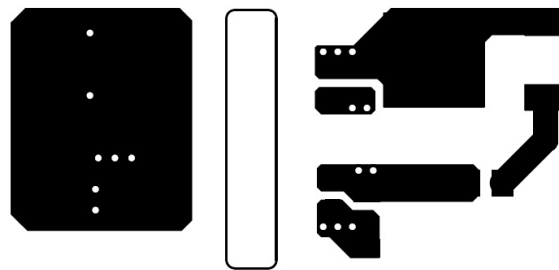


图 11-3. 底层布线和覆铜

#### 备注

初级侧和次级侧之间的 PCB 切口位置，可确保隔离性能。

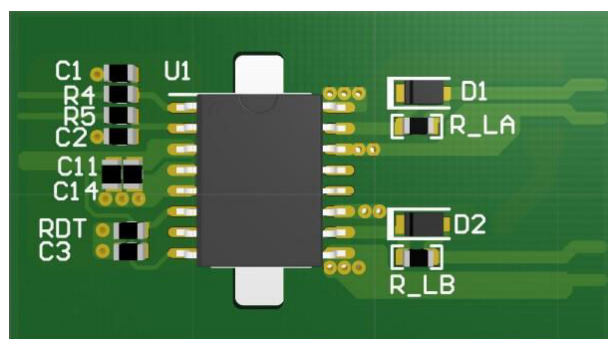


图 11-4. 3D PCB 俯视图

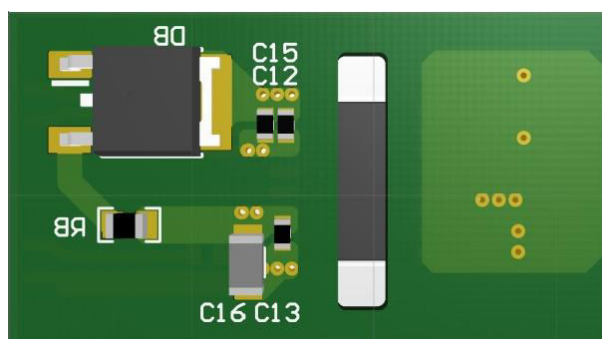


图 11-5. 3-D PCB 底视图

## 12 器件和文档支持

### 12.1 第三方产品免责声明

TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成与此类产品或服务或保修的适用性有关的认可，不能构成此类产品或服务单独或与任何 TI 产品或服务一起的表示或认可。

### 12.2 文档支持

#### 12.2.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- [“半导体和 IC 封装热指标”应用报告](#)
- [隔离相关术语](#)

### 12.3 认证

UL 在线认证目录，[“FPPT2.E181974 非光学隔离器件 - 组件”](#) 证书编号：20160516-E181974,

VDE [Pruf- und Zertifizierungsinstitut Certification](#)，工厂监督合格证书

CQC 在线认证目录，[“GB4943.1-2011 数字隔离器证书”](#)，证书编号：CQC16001155011

CSA 在线认证目录，[“CSA 合格证书”](#) 证书编号：70097761，主合同编号：220991

### 12.4 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

### 12.5 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

### 12.6 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

### 12.7 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

### 12.8 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

## 13 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

| Changes from Revision E (December 2021) to Revision F (November 2024) | Page |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| • 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....                                        | 1    |
| • 删除了特性部分的 5ns 最大延迟匹配.....                                            | 1    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| • 将典型传播延迟从 19ns 更改为 33ns.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| • 将 10ns 最小脉冲宽度更改为 20ns.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
| • 将工作温度范围更改为结温范围.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
| • 将 CMTI 规格从 100V/ns 更改为 125V/ns.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
| • 将浪涌抗扰度值从 12.8kV 更改为 10kV.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |
| • 删除了有关隔离栅寿命大于 40 年的要点.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
| • 删除了“抑制短于 5ns 的输入脉冲和噪声瞬态”.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |
| • 将安全认证更新为最新标准.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| • 删除了 CSA 认证.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  |
| • 更新了说明部分以匹配新的规格值.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
| • 更新了 DT 引脚说明, 以便建议在 DT 引脚上使用 $\leq 1\text{nF}$ 电容器.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  |
| • 将 DT 引脚最小电阻建议值从 $500\Omega$ 更改为 $2\text{k}\Omega$ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  |
| • 将 ESD 规格从“HBM = $\pm 4000$ ”和“CDM = $\pm 1500$ ”更新为“HBM = $\pm 2000$ ”和“CDM = $\pm 1000$ ”, 以便符合 ESD 行业标准.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| • 删除了环境温度规格.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| • 将最大结温更改为 150C.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  |
| • 将 $R_{\theta JA} = 67.3^{\circ}\text{C/W}$ 、 $R_{\theta JC(\text{top})} = 34.4^{\circ}\text{C/W}$ 、 $R_{\theta JB} = 32.1^{\circ}\text{C/W}$ 、 $\psi_{JT} = 18^{\circ}\text{C/W}$ 、 $\psi_{JB} = 31.6^{\circ}\text{C/W}$ 值更新至 $R_{\theta JA} = 69.8^{\circ}\text{C/W}$ 、 $R_{\theta JC(\text{top})} = 33.1^{\circ}\text{C/W}$ 、 $R_{\theta JB} = 36.9^{\circ}\text{C/W}$ 、 $\psi_{JT} = 22.2^{\circ}\text{C/W}$ 、 $\psi_{JB} = 36^{\circ}\text{C/W}$ ..... | 5  |
| • 将“PD = 1.05W、PDI = 0.05W、PDA/PDB = 0.5W”更新为“PD = 950mW、PDI = 50mW、PDA/PDB = 450mW”.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| • 将 DTI = 21mm、VIO SM = 8000VPK 更新为 DTI = 17mm、VIO SM = 10000VPK, 并添加了 VIMP = 7692VPK.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7  |
| • 删除了“安全相关认证”部分.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7  |
| • 将“IS = 75mA/36mA、PS = 50mW/900mW/900mW/1850mW”更新为“IS = 58mA/34mA、PS = 50mW/870mW/870mW/1790mW”.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| • 将测试条件从 $V_{DDA} = V_{DDB} = 12\text{V}$ 更改为 $V_{DDA} = V_{DDB} = 15\text{V}$ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8  |
| • 将 IVCCI 静态电流规格 1.4mA 典型值更新为 1.5mA 典型值.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  |
| • 将 IVDDA/IVDDB 静态电流规格最大值从 1.8mA 更新为 2.5mA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8  |
| • 将 IVCCI 工作电流典型值从 2.0mA 更新为 3.0mA, 并添加了最大值 3.5mA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| • 添加了 IVDDA/IVDDB 工作电流最大值 = 4.2mA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| • 将上升阈值最小值 8.3V、典型值 8.7V、最大值 9.2V 更新为最小值 7.7V、典型值 8.5V、最大值 8.9V.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8  |
| • 将下降阈值最小值 7.8V、典型值 8.2V、最大值 8.7V 更新为最小值 7.2V、典型值 7.9V、最大值 8.4V.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8  |
| • 将 8V UVLO 迟滞典型值从 0.5V 更新为 0.6V.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| • 将输入高电平阈值最小值从 1.6V 更新为 1.2V.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| • 将高电平状态下的输出电压规格从 11.95V (典型值) 更改为 14.95V (典型值)。将测试条件从 $V_{DDA} = V_{DDB} = 15\text{V}$ 更改为 $V_{DDA} = V_{DDB} = 12\text{V}$ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8  |
| • 从“电气特性”中删除了死区时间参数并添加了新的时序要求.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| • 将传播延迟 TPDHL 和 TPD LH 从“最小值 = 14ns、典型值 = 19ns、最大值 = 30ns”更改为“最小值 = 26ns、典型值 = 33ns、最大值 = 45ns”.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| • 将传播延迟匹配从 $T_J = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $-10^{\circ}\text{C}$ 时最大值 = 6.5ns 更改为 $T_J = -10^{\circ}\text{C}$ 至 $150^{\circ}\text{C}$ 时最大值 = 5ns.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9  |
| • 添加了 VCCI 上电延迟.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| • 将 VDDA/VDDB 上电延迟最大值从 100us 更新为 10us.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9  |
| • 将 CMTI 最小值从 100V/ns 更新至 125V/ns.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  |
| • 更新了绝缘和热性能曲线以匹配更新后的特性.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 |
| • 更新了典型特性图.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 |
| • 更新了“上电 UVLO 到输出延迟”部分, 以便匹配器件电气特性.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 |
| • 更改了功能方框图以添加抗尖峰脉冲滤波器块.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 |
| • 更改了 DISABLE 逻辑; DISABLE 保持开路会将输出拉至低电平.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| • 向“输出级”部分添加了关于最小脉宽的段落.....                                                     | 22 |
| • 更新了 ESD 二极管结构.....                                                            | 23 |
| • 更新了“DT 引脚连接至 DT 和 GND 引脚之间的编程电阻器”部分，以便建议在 DT 引脚上使用 $\leq 1\text{nF}$ 的电容..... | 24 |
| • 更新了典型原理图 DT 引脚电容器建议.....                                                      | 26 |
| • 更新了死区时间设置指南部分，以便建议在 DT 引脚上使用 $\leq 1\text{nF}$ 的电容器.....                      | 33 |

#### Changes from Revision D (March 2020) to Revision E (December 2021)

Page

|               |   |
|---------------|---|
| • 更新了特性 ..... | 1 |
|---------------|---|

#### Changes from Revision C (December 2019) to Revision D (March 2020)

Page

|                            |    |
|----------------------------|----|
| • 更改了 DT 引脚说明 .....        | 4  |
| • 更改了 DT 引脚配置建议.....       | 24 |
| • 添加了有关自举电路建议的更新.....      | 27 |
| • 添加了有关栅极电阻器选择建议的更新.....   | 28 |
| • 添加了栅源电阻器建议.....          | 29 |
| • 添加了有关 Cboot 选择建议的更新..... | 31 |

## 14 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number        | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">UCC21520ADW</a>  | Obsolete      | Production           | SOIC (DW)   16 | -                     | -           | Call TI                              | Call TI                           | -40 to 125   | UCC21520A           |
| <a href="#">UCC21520ADWR</a> | Active        | Production           | SOIC (DW)   16 | 2000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-2-260C-1 YEAR               | -40 to 125   | UCC21520A           |
| <a href="#">UCC21520DW</a>   | Obsolete      | Production           | SOIC (DW)   16 | -                     | -           | Call TI                              | Call TI                           | -40 to 125   | UCC21520            |
| <a href="#">UCC21520DWR</a>  | Active        | Production           | SOIC (DW)   16 | 2000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-2-260C-1 YEAR               | -40 to 125   | UCC21520            |

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

## OTHER QUALIFIED VERSIONS OF UCC21520 :

- Automotive : [UCC21520-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

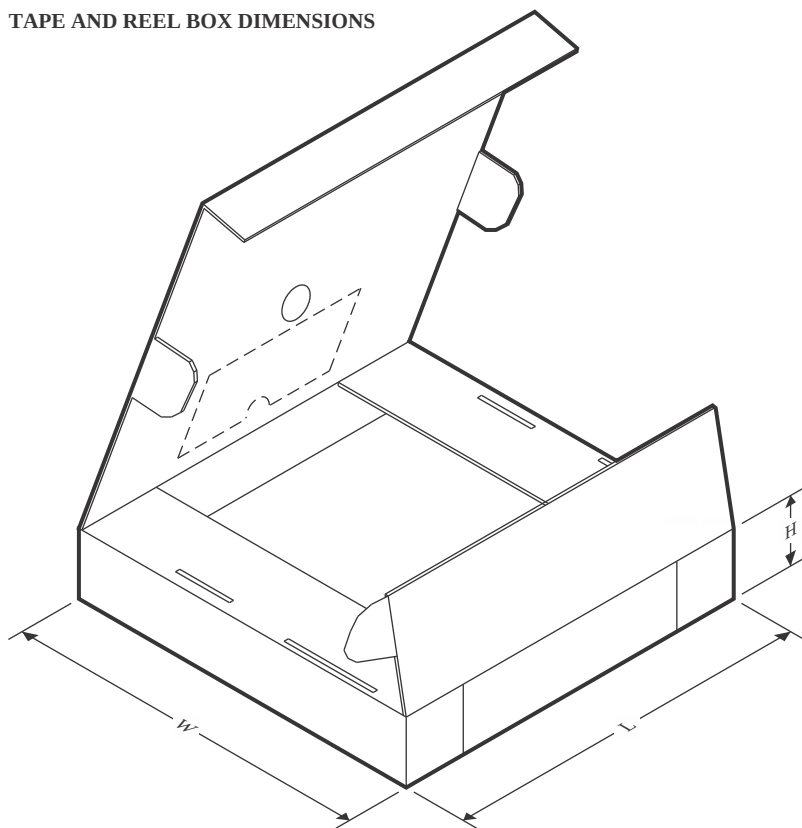
## TAPE AND REEL INFORMATION



\*All dimensions are nominal

| Device       | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|--------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| UCC21520ADWR | SOIC         | DW              | 16   | 2000 | 330.0              | 16.4               | 10.75   | 10.7    | 2.7     | 12.0    | 16.0   | Q1            |
| UCC21520DWR  | SOIC         | DW              | 16   | 2000 | 330.0              | 16.4               | 10.75   | 10.7    | 2.7     | 12.0    | 16.0   | Q1            |

## TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



\*All dimensions are nominal

| Device       | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|--------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| UCC21520ADWR | SOIC         | DW              | 16   | 2000 | 356.0       | 356.0      | 35.0        |
| UCC21520DWR  | SOIC         | DW              | 16   | 2000 | 356.0       | 356.0      | 35.0        |

## GENERIC PACKAGE VIEW

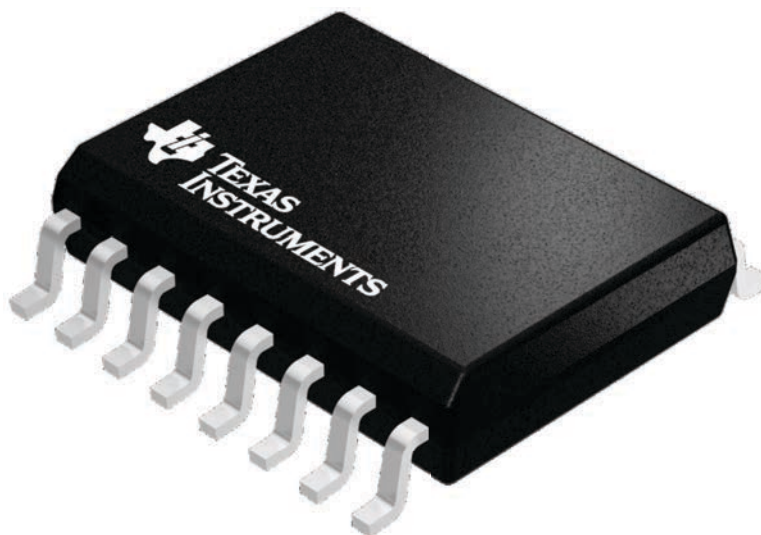
**DW 16**

**SOIC - 2.65 mm max height**

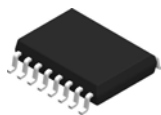
7.5 x 10.3, 1.27 mm pitch

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.



4224780/A

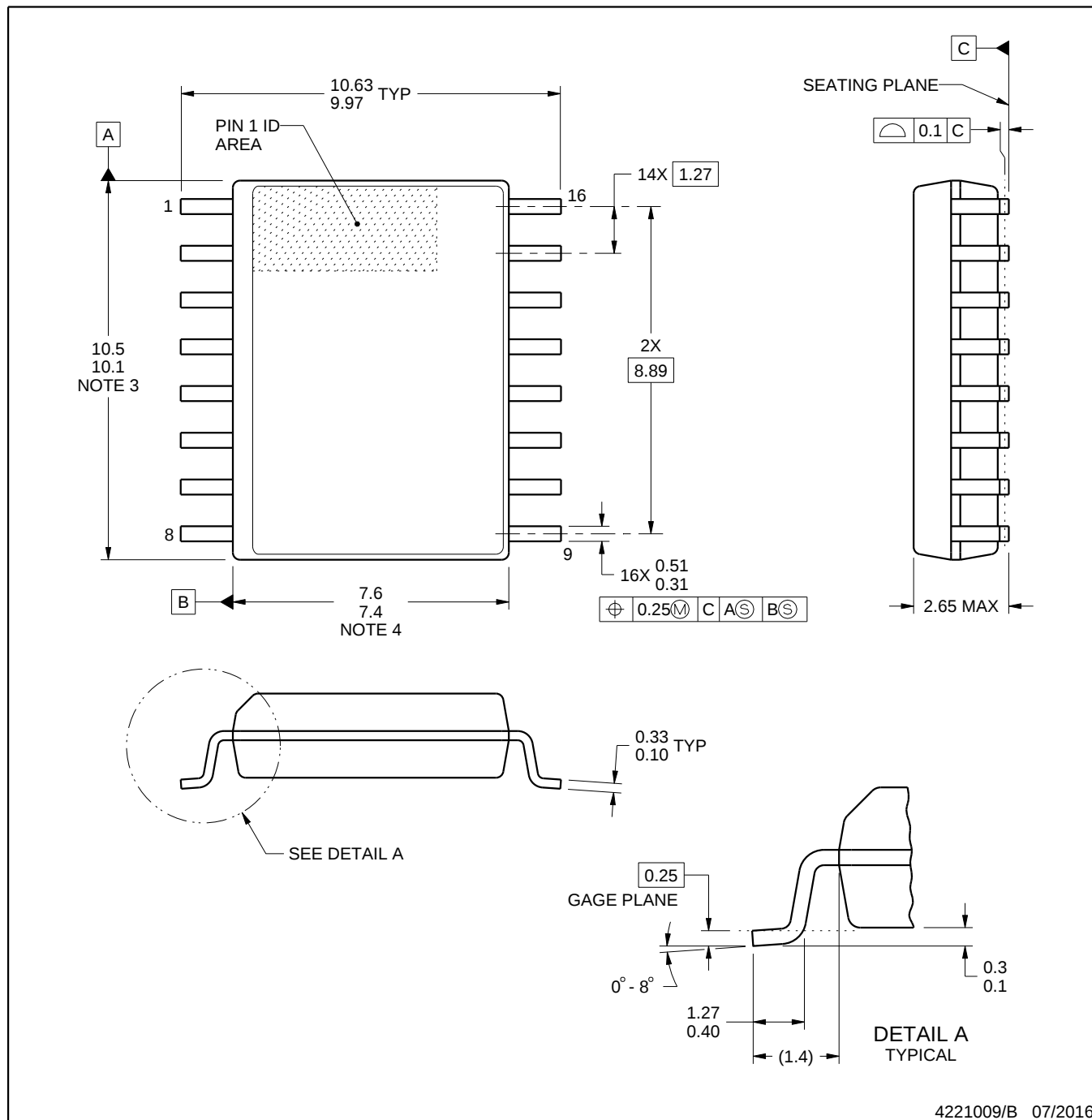


DW0016B

# PACKAGE OUTLINE

## SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



4221009/B 07/2016

### NOTES:

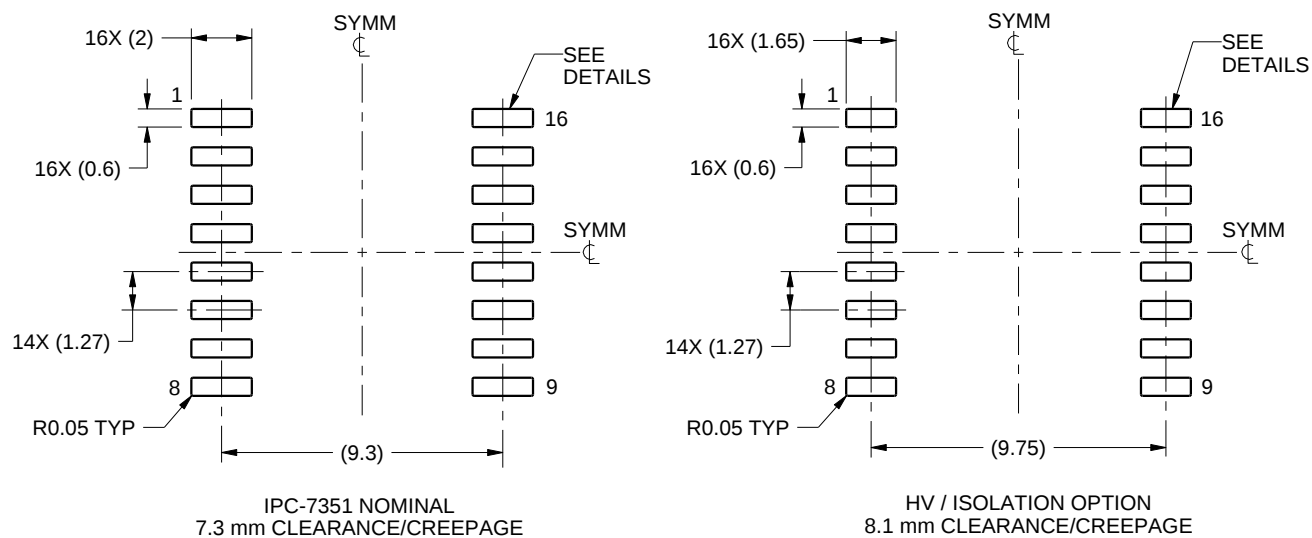
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

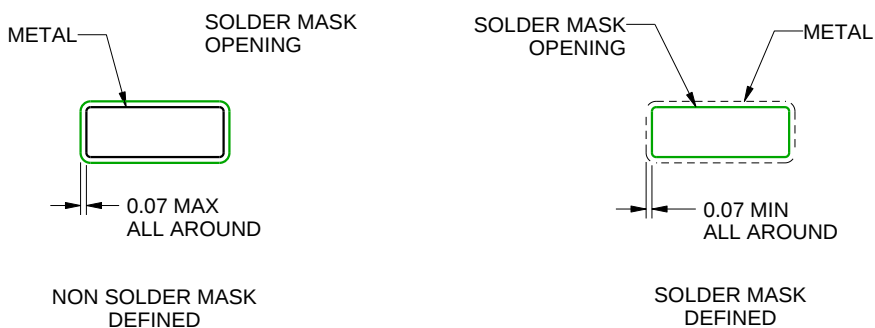
DW0016B

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



LAND PATTERN EXAMPLE  
SCALE:4X



SOLDER MASK DETAILS

4221009/B 07/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

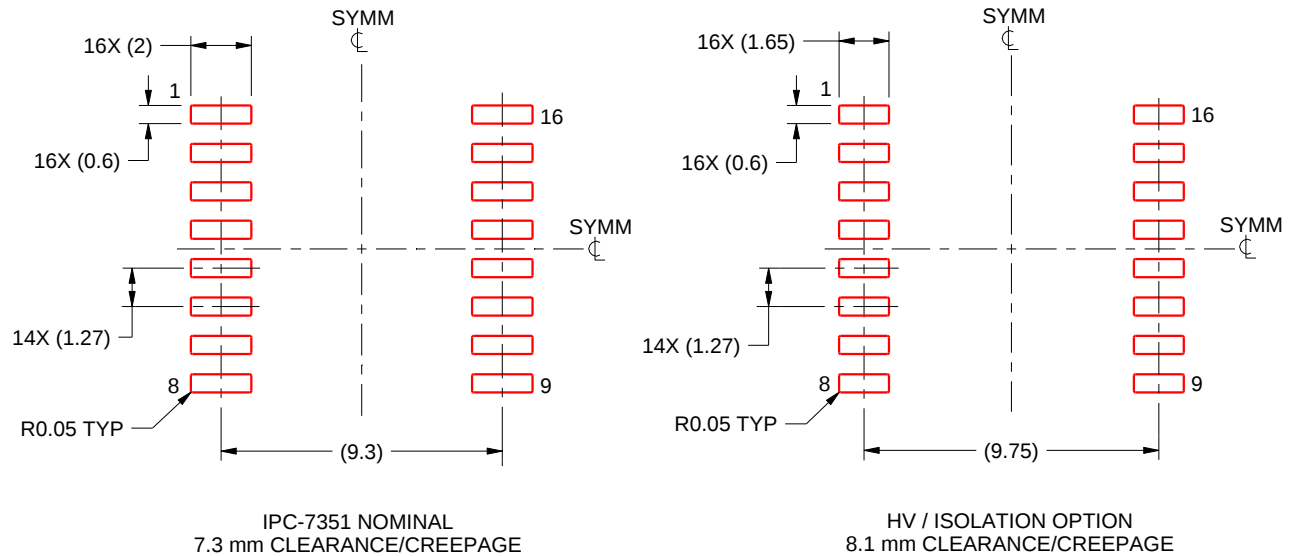
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DW0016B

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:4X

4221009/B 07/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司